



# 3位半和4位半、单片ADC, 带有LED驱动器和μC接口

## 概述

## 特性

MAX1497/MAX1499是低功耗、3位半和4位半模数转换器(ADC), 集成了发光二极管(LED)驱动器, 工作在2.7V至5.25V单电源下。这些器件内部包括内部基准、高精度片上振荡器, 以及多路复用的LED显示驱动器。单电源工作时, 内部电荷泵可以产生负电源, 用来为集成输入缓冲器供电。ADC可以配置成±2V或±200mV的输入范围, 转换结果可以输出给LED与/或微控制器(μC)。μC通信可以通过SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的串口实现。MAX1497是3位半数字(±1999计数)器件, MAX1499是4位半数字(±19,999计数)器件。

MAX1497/MAX1499不需要外部的精密积分电容、自动调零电容、晶振、电荷泵及其它双斜率ADC(普遍用于面板式仪表)需要的电路。

这些器件还为差分信号和基准输入提供了片上缓冲器, 可以与高阻信号源直接接口。另外, 这些器件采用连续的内部失调校准, 提供>100dB的50Hz和60Hz电源噪声抑制。其他特性包括数据保持、峰值检测、超量程与欠量程检测, 以及用户可编程的低电池电压监视器。

MAX1499采用32引脚、7mm x 7mm TQFP封装; MAX1497采用28引脚SSOP和28引脚PDIP封装。这一系列的所有器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围内。

- ◆ 高分辨率
  - MAX1499: 4位半数字 (±19,999计数)
  - MAX1497: 3位半数字 (±1999计数)
- ◆ Σ-Δ ADC结构
  - 不需要积分电容
  - 不需要自动调零电容
  - 同时提供 >100dB的 50Hz和 60Hz抑制
- ◆ 2.7V或 5.25V单电源供电
- ◆ 可选择的输入范围: ±200mV 或 ±2V
- ◆ 可选择的电压基准: 内部 2.048V基准或外部基准
- ◆ 内部高精度振荡器, 不需要外部元件
- ◆ 自动失调校准
- ◆ 低功耗 (不包括 LED驱动电流)
  - 工作电流最大值 664μA
  - 关断电流最大值 268μA
- ◆ 小型 32引脚、7mm x 7mm TQFP封装 (4位半), 28引脚 SSOP封装 (3位半)
- ◆ 还提供 PDIP封装 (3位半)
- ◆ 多路复用 LED驱动器
  - 电阻可编程段电流
- ◆ SPI/QSPI/MICROWIRE兼容的串口
- ◆ 扩展级温度范围 (-40°C至 +85°C)

## 应用

- 数字面板仪表
- 手持式仪表
- 数字电压表
- 数字万用表

## 订购信息

PART	TEMP RANGE	PIN-PACKAGE	RESOLUTION (DIGITS)
MAX1497EAI*	-40°C to +85°C	28 SSOP	3.5
MAX1497EPI	-40°C to +85°C	28 PDIP	3.5
MAX1499ECJ	-40°C to +85°C	32 TQFP	4.5

\*Future product—contact factory for availability.

引脚配置在本资料的最后给出。

# 3位半和 4位半、单片 ADC，带有 LED 驱动器和 $\mu\text{C}$ 接口

## ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

$\text{AV}_{\text{DD}}$ to GND (MAX1499).....	-0.3V to +6V	$\text{V}_{\text{LED}}$ to $\text{G}_{\text{LED}}$ .....	-0.3V to +6V
$\text{DV}_{\text{DD}}$ to GND (MAX1499).....	-0.3V to +6V	$\text{G}_{\text{LED}}$ to GND.....	-0.3V to +0.3V
$\text{A}_{\text{IN}+}$ , $\text{A}_{\text{IN}-}$ to GND (MAX1499).....	$\text{V}_{\text{NEG}}$ to ( $\text{AV}_{\text{DD}}$ to +0.3V)	$\text{SEG}_-$ to $\text{G}_{\text{LED}}$ .....	-0.3V to ( $\text{V}_{\text{LED}}$ + 0.3V)
$\text{REF}_+$ , $\text{REF}_-$ to GND (MAX1499).....	$\text{V}_{\text{NEG}}$ to ( $\text{AV}_{\text{DD}}$ to +0.3V)	$\text{DIG}_-$ to $\text{G}_{\text{LED}}$ .....	-0.3V to ( $\text{V}_{\text{LED}}$ + 0.3V)
$\text{LOWBATT}$ to GND (MAX1499).....	-0.3V to ( $\text{AV}_{\text{DD}}$ + 0.3V)	$\text{DIG}_-$ Sink Current.....	300mA
$\text{CLK}$ , $\text{E}_{\text{OC}}$ , $\text{CS}$ , $\text{DIN}$ , $\text{S}_{\text{CLK}}$ , $\text{DO}_{\text{UT}}$ to GND (MAX1499).....	-0.3V to ( $\text{DV}_{\text{DD}}$ + 0.3V)	$\text{DIG}_-$ Source Current.....	50mA
$\text{V}_{\text{NEG}}$ to GND (MAX1499).....	-2.6V to ( $\text{AV}_{\text{DD}}$ + 0.3V)	$\text{SEG}_-$ Sink Current.....	50mA
$\text{LED}_{\text{EN}}$ to GND (MAX1499).....	-0.3V to ( $\text{DV}_{\text{DD}}$ + 0.3V)	$\text{SEG}_-$ Source Current.....	50mA
$\text{I}_{\text{SET}}$ to GND (MAX1499).....	-0.3V to ( $\text{AV}_{\text{DD}}$ + 0.3V)	Maximum Current Input into Any Other Pin.....	50mA
$\text{V}_{\text{DD}}$ to GND (MAX1497).....	-0.3V to +6V	Continuous Power Dissipation ( $T_{\text{A}}$ = +70°C)	
$\text{A}_{\text{IN}+}$ , $\text{A}_{\text{IN}-}$ to GND (MAX1497).....	$\text{V}_{\text{NEG}}$ to ( $\text{V}_{\text{DD}}$ to +0.3V)	32-Pin TQFP (derate 20.7mW/°C above +70°C).....	1652.9mW
$\text{REF}_+$ , $\text{REF}_-$ to GND (MAX1497).....	$\text{V}_{\text{NEG}}$ to ( $\text{V}_{\text{DD}}$ to +0.3V)	28-Pin SSOP (derate 9.5mW/°C above +70°C).....	762mW
$\text{CLK}$ , $\text{E}_{\text{OC}}$ , $\text{CS}$ , $\text{DIN}$ , $\text{S}_{\text{CLK}}$ , $\text{DO}_{\text{UT}}$ to GND (MAX1497).....	-0.3V to ( $\text{V}_{\text{DD}}$ + 0.3V)	28-Pin PDIP (derate 14.3mW/°C above +70°C).....	1142.9mW
$\text{V}_{\text{NEG}}$ to GND (MAX1497).....	-2.6V to ( $\text{V}_{\text{DD}}$ + 0.3V)	Operating Temperature Range.....	-40°C to +85°C
$\text{I}_{\text{SET}}$ to GND (MAX1497).....	-0.3V to ( $\text{V}_{\text{DD}}$ + 0.3V)	Junction Temperature.....	+150°C
		Storage Temperature Range.....	-60°C to +150°C
		Lead Temperature (soldering, 10s).....	+300°C

Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS

( $\text{AV}_{\text{DD}}$  =  $\text{DV}_{\text{DD}}$  =  $\text{V}_{\text{DD}}$  = +2.7V to +5.25V, GND = 0,  $\text{G}_{\text{LED}}$  = 0,  $\text{V}_{\text{LED}}$  = +2.7V to +5.25V,  $\text{V}_{\text{REF}+}$  -  $\text{V}_{\text{REF}-}$  = 2.048V (external reference)  $\text{C}_{\text{REF}+}$  =  $\text{C}_{\text{REF}-}$  = 0.1 $\mu\text{F}$ ,  $\text{C}_{\text{V}_{\text{NEG}}}$  = 0.1 $\mu\text{F}$ . Internal clock mode, unless otherwise noted. All specifications are at  $T_{\text{A}}$  =  $T_{\text{MIN}}$  to  $T_{\text{MAX}}$ . Typical values are at  $T_{\text{A}}$  = +25°C, unless otherwise noted.)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
<b>DC ACCURACY</b>						
Noise-Free Resolution		MAX1499	-19,999		+19,999	Count
		MAX1497	-1999		+1999	
Integral Nonlinearity (Note 1)	INL	2.000V range		$\pm 1$		Count
		200mV range		$\pm 1$		
Range Change Ratio		( $\text{V}_{\text{AIN}+}$ - $\text{V}_{\text{AIN}-}$ = 0.100V) on 200mV range ( $\text{V}_{\text{AIN}+}$ - $\text{V}_{\text{AIN}-}$ = 0.100V) on 2.0V range		10:1		Ratio
Rollover Error		$\text{V}_{\text{AIN}+}$ - $\text{V}_{\text{AIN}-}$ = full scale $\text{V}_{\text{AIN}-}$ - $\text{V}_{\text{AIN}+}$ = full scale		$\pm 1$		Count
Output Noise				10		$\mu\text{V}_{\text{P-P}}$
Offset Error (Zero Input Reading)	Offset	$\text{V}_{\text{IN}} = 0$ (Note 2)	-0		0	Reading
Gain Error		(Note 3)	-0.5		+0.5	%FSR
Offset Drift (Zero Reading Drift)		$\text{V}_{\text{IN}} = 0$ (Note 4)		0.1		$\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
Gain Drift				$\pm 1$		ppm/°C
<b>INPUT CONVERSION RATE</b>						
External-Clock Frequency				4.9152		MHz
External-Clock Duty Cycle			40		60	%
Conversion Rate		Internal clock		5		Hz
		External clock, $f_{\text{CLK}} = 4.9152\text{MHz}$		5		

# 3位半和 4位半、单片 ADC，带有 LED 驱动器和 $\mu\text{C}$ 接口

MAX1497/MAX1499

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

( $V_{DD} = DV_{DD} = V_{DD} = +2.7\text{V}$  to  $+5.25\text{V}$ ,  $GND = 0$ ,  $G_{LED} = 0$ ,  $V_{LED} = +2.7\text{V}$  to  $+5.25\text{V}$ ,  $V_{REF+} - V_{REF-} = 2.048\text{V}$  (external reference)  $C_{REF+} = C_{REF-} = 0.1\mu\text{F}$ ,  $C_{VNEG} = 0.1\mu\text{F}$ . Internal clock mode, unless otherwise noted. All specifications are at  $T_A = T_{MIN}$  to  $T_{MAX}$ . Typical values are at  $T_A = +25^\circ\text{C}$ , unless otherwise noted.)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
<b>ANALOG INPUTS (AIN+, AIN-) (bypass to GND with 0.1<math>\mu\text{F}</math> or greater capacitors)</b>						
AIN Input Voltage Range (Note 5)		RANGE bit = 0	-2.0		+2.0	V
		RANGE bit = 1	-0.2		+0.2	
AIN Absolute Input Voltage Range to GND			-2.2		+2.2	
Normal-Mode 50Hz and 60Hz Rejection (Simultaneously)		Internal clock mode, 50Hz and 60Hz $\pm 2\%$		100		dB
		External clock mode, 50Hz and 60Hz $\pm 2\%$ , $f_{CLK} = 4.9152\text{MHz}$		120		
Common-Mode 50Hz and 60Hz Rejection (Simultaneously)	CMR	For 50Hz and 60Hz $\pm 2\%$ , $R_{SOURCE} < 10\text{k}\Omega$		150		dB
Common-Mode Rejection	CMR	At DC		100		dB
Input Leakage Current				10		nA
Input Capacitance				10		pF
Average Dynamic Input Current		(Note 6)	-20		+20	nA
<b>LOW-BATTERY VOLTAGE MONITOR (LOWBATT) (MAX1499 only)</b>						
LOWBATT Trip Threshold				2.048		V
LOWBATT Leakage Current				10		pA
Hysteresis				20		mV
<b>INTERNAL REFERENCE (REF- = GND, INTREF bit = 1) (bypass REF+ to GND with a 4.7<math>\mu\text{F}</math> capacitor)</b>						
REF Output Voltage	$V_{REF}$	$AV_{DD} = V_{DD} = 5\text{V}$	2.007	2.048	2.089	V
REF Output Short-Circuit Current				1		mA
REF Output Temperature Coefficient	$TC_{VREF}$	$AV_{DD} = V_{DD} = 5\text{V}$		40		ppm/ $^\circ\text{C}$
Load Regulation		$I_{SOURCE} = 0$ to $300\mu\text{A}$ , $I_{SINK} = 0$ to $30\mu\text{A}$		6		mV/ $\mu\text{A}$
Line Regulation				50		$\mu\text{V/V}$
Noise Voltage		0.1Hz to 10Hz		25		$\mu\text{V}_{P-P}$
		10Hz to 10kHz		400		
<b>EXTERNAL REFERENCE (INTREF bit = 0) (bypass REF+ and REF- to GND with 0.1<math>\mu\text{F}</math> or greater capacitors)</b>						
REF Input Voltage		Differential ( $V_{REF+} - V_{REF-}$ )		2.048		V
Absolute REF+, REF- Input Voltage to GND			-2.2		+2.2	
Normal-Mode 50Hz and 60Hz Rejection (Simultaneously)		Internal clock mode, 50Hz and 60Hz $\pm 2\%$		100		dB
		External clock mode, 50Hz and 60Hz $\pm 2\%$ , $f_{CLK} = 4.9152\text{MHz}$		120		
Common-Mode 50Hz and 60Hz Rejection (Simultaneously)	CMR	For 50Hz and 60Hz $\pm 2\%$ , $R_{SOURCE} < 10\text{k}\Omega$		150		dB
Common-Mode Rejection	CMR	At DC		100		dB
Input Leakage Current				10		nA

## 3位半和 4位半、单片 ADC，带有 LED 驱动器和 $\mu\text{C}$ 接口

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

( $V_{DD} = DV_{DD} = V_{DD} = +2.7\text{V}$  to  $+5.25\text{V}$ ,  $GND = 0$ ,  $G_{LED} = 0$ ,  $V_{LED} = +2.7\text{V}$  to  $+5.25\text{V}$ ,  $V_{REF+} - V_{REF-} = 2.048\text{V}$  (external reference)  $C_{REF+} = C_{REF-} = 0.1\mu\text{F}$ ,  $C_{VNEG} = 0.1\mu\text{F}$ . Internal clock mode, unless otherwise noted. All specifications are at  $T_A = T_{MIN}$  to  $T_{MAX}$ . Typical values are at  $T_A = +25^\circ\text{C}$ , unless otherwise noted.)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
Input Capacitance				10		pF
Average Dynamic Input Current		(Note 6)	-20		+20	nA
<b>CHARGE PUMP</b>						
Output Voltage	VNEG	$C_{VNEG} = 0.1\mu\text{F}$	-2.60	-2.42	-2.30	V
<b>DIGITAL INPUTS (SCLK, DIN, CS, CLK)</b>						
Input Current	$I_{IN}$	$V_{IN} = 0$ or $DV_{DD} = V_{DD}$	-10		+10	$\mu\text{A}$
Input Low Voltage	$V_{INL}$	MAX1499			$0.3 \times DV_{DD}$	V
		MAX1497			$0.3 \times V_{DD}$	
Input High Voltage	$V_{INH}$	MAX1499	$0.7 \times DV_{DD}$			V
		MAX1497	$0.7 \times V_{DD}$			
Input Hysteresis	$V_{HYS}$	$DV_{DD} = V_{DD} = 3.0\text{V}$		200		mV
<b>DIGITAL OUTPUTS (DOUT, EOC)</b>						
Output Low Voltage	$V_{OL}$	$I_{SINK} = 1\text{mA}$			0.4	V
Output High Voltage	$V_{OH}$	$I_{SOURCE} = 200\mu\text{A}$ , MAX1499	$0.8 \times DV_{DD}$			V
		$I_{SOURCE} = 200\mu\text{A}$ , MAX1497	$0.8 \times V_{DD}$			
Tri-State Leakage Current	$I_L$	DOUT only	-1		+1	$\mu\text{A}$
Tri-State Output Capacitance	$C_{OUT}$	DOUT only		15		pF
<b>POWER SUPPLY (Note 10)</b>						
$V_{DD}$ Voltage	$V_{DD}$	MAX1497	2.70		5.25	V
$AV_{DD}$ Voltage	$AV_{DD}$	MAX1499	2.70		5.25	V
$DV_{DD}$ Voltage	$DV_{DD}$	MAX1499	2.70		5.25	V
Power-Supply Rejection $V_{DD}$	PSRR	(Note 7)		80		dB
Power-Supply Rejection $AV_{DD}$	PSRR <sub>A</sub>	(Note 7)		80		dB
Power-Supply Rejection $DV_{DD}$	PSRR <sub>D</sub>	(Note 7)		100		dB
$V_{DD}$ Current (Notes 8, 9)	$I_{VDD}$	$V_{DD} = 5.25\text{V}$		664	744	$\mu\text{A}$
		$V_{DD} = 3.3\text{V}$		618	663	
		Standby mode		268	325	
$AV_{DD}$ Current (Notes 8, 9)	$I_{AVDD}$	$AV_{DD} = 5.25\text{V}$			640	$\mu\text{A}$
		$AV_{DD} = 3.3\text{V}$			600	
		Standby mode			305	

# 3位半和 4位半、单片 ADC，带有 LED 驱动器和 $\mu C$ 接口

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

( $V_{DD} = DV_{DD} = V_{DD} = +2.7V$  to  $+5.25V$ ,  $GND = 0$ ,  $G_{LED} = 0$ ,  $V_{LED} = +2.7V$  to  $+5.25V$ ,  $V_{REF+} - V_{REF-} = 2.048V$  (external reference)  $C_{REF+} = C_{REF-} = 0.1\mu F$ ,  $C_{VNEG} = 0.1\mu F$ . Internal clock mode, unless otherwise noted. All specifications are at  $T_A = T_{MIN}$  to  $T_{MAX}$ . Typical values are at  $T_A = +25^\circ C$ , unless otherwise noted.)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
DV <sub>DD</sub> Current (Notes 8, 9)	I <sub>DVDD</sub>	DV <sub>DD</sub> = 5V			320	$\mu A$
		DV <sub>DD</sub> = 3.3V			180	
		Standby mode			20	
LED Drivers Bias Current		From AV <sub>DD</sub> or V <sub>DD</sub>		120		$\mu A$
<b>LED DRIVERS</b> (Table 6)						
LED Supply Voltage	V <sub>LED</sub>		2.70		5.25	V
LED Shutdown Supply Current	I <sub>SHDN</sub>	LED driver shutdown mode			10	$\mu A$
LED Supply Current	I <sub>LED</sub>	Seven segments and decimal point on, R <sub>ISSET</sub> = 25k $\Omega$		176		mA
Display Scan Rate	f <sub>OSC</sub>	MAX1499		512		Hz
		MAX1497		640		
Segment Current Slew Rate	$\Delta I_{SEG}/\Delta t$			25		mA/ $\mu s$
DIG_ Voltage Low	V <sub>DIG</sub>	I <sub>DIG_</sub> = 176mA		0.178	0.300	V
Segment Drive Source Current Matching	$\Delta I_{SEG}$			$\pm 3$	$\pm 10$	%
Segment Drive Source Current	I <sub>SEG</sub>	V <sub>LED</sub> - V <sub>SEG</sub> = 0.6V, R <sub>ISSET</sub> = 25k $\Omega$	16	20	25.5	mA
Interdigit Blanking Time				4		$\mu s$

## 3位半和 4位半、单片 ADC，带有 LED 驱动器和 $\mu\text{C}$ 接口

### TIMING CHARACTERISTICS (Notes 11, 12, Figure 8)

( $V_{\text{DD}} = DV_{\text{DD}} = V_{\text{DD}} = +2.7\text{V}$  to  $+5.25\text{V}$ ,  $\text{GND} = 0$ ,  $\text{GLED} = 0$ ,  $V_{\text{LED}} = +2.7\text{V}$  to  $+5.25\text{V}$ ,  $V_{\text{REF}+} - V_{\text{REF}-} = 2.048\text{V}$  (external reference)  $C_{\text{REF}+} = C_{\text{REF}-} = 0.1\mu\text{F}$ ,  $C_{\text{VNEG}} = 0.1\mu\text{F}$ . Internal clock mode, unless otherwise noted. All specifications are at  $T_{\text{A}} = T_{\text{MIN}}$  to  $T_{\text{MAX}}$ . Typical values are at  $T_{\text{A}} = +25^{\circ}\text{C}$ , unless otherwise noted.)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
SCLK Operating Frequency	fSCLK		0		4.2	MHz
SCLK Pulse-Width High	tCH		100			ns
SCLK Pulse-Width Low	tCL		100			ns
DIN to SCLK Setup	tDS		50			ns
DIN to SCLK Hold	tDH		0			ns
$\overline{\text{CS}}$ Fall to SCLK Rise Setup	tCSS		50			ns
SCLK Rise to $\overline{\text{CS}}$ Rise Hold	tCSH		0			ns
SCLK Fall to DOUT Valid	tDO	$C_{\text{LOAD}} = 50\text{pF}$ , Figures 13, 14			120	ns
$\overline{\text{CS}}$ Rise to DOUT Disable	tTR	$C_{\text{LOAD}} = 50\text{pF}$ , Figures 13, 14			120	ns
$\overline{\text{CS}}$ Fall to DOUT Enable	tDV	$C_{\text{LOAD}} = 50\text{pF}$ , Figures 13, 14			120	ns

**Note 1:** Integral nonlinearity is the deviation of the analog value at any code from its theoretical value after nulling the gain error and offset error.

**Note 2:** Offset calibrated. See  $\overline{\text{OFFSET\_CAL1}}$  and  $\overline{\text{OFFSET\_CAL2}}$  (MAX1499 only) in the *On-Chip Registers* section.

**Note 3:** Offset nulled.

**Note 4:** Offset drift error is eliminated by recalibration at the new temperature.

**Note 5:** The input voltage range for the analog inputs is given with respect to the voltage on the negative input of the differential pair.

**Note 6:**  $V_{\text{AIN}+}$  or  $V_{\text{AIN}-} = -2.2\text{V}$  to  $+2.2\text{V}$ .  $V_{\text{REF}+}$  or  $V_{\text{REF}-} = -2.2\text{V}$  to  $+2.2\text{V}$ . All input structures are identical. Production tested on  $\text{AIN}+$  and  $\text{REF}+$  only.

**Note 7:** Measured at DC by changing the power-supply voltage from 2.7V to 5.25V and measuring the effect on the conversion error with external reference. PSRR at 50Hz and 60Hz exceeds 120dB with filter notches at 50Hz and 60Hz (Figure 2).

**Note 8:** CLK and SCLK are disabled.

**Note 9:** LED drivers are disabled.

**Note 10:** Power-supply currents are measured with all digital inputs at either GND,  $DV_{\text{DD}}$ , or  $V_{\text{DD}}$  and with the device in internal-clock mode.

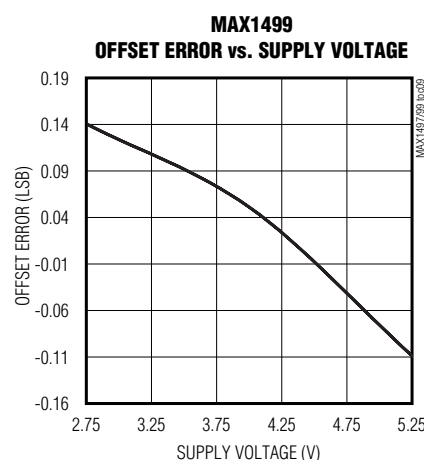
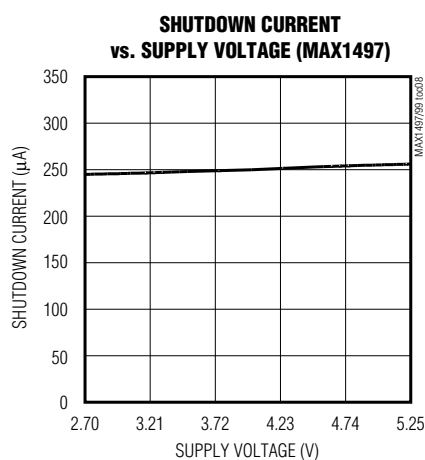
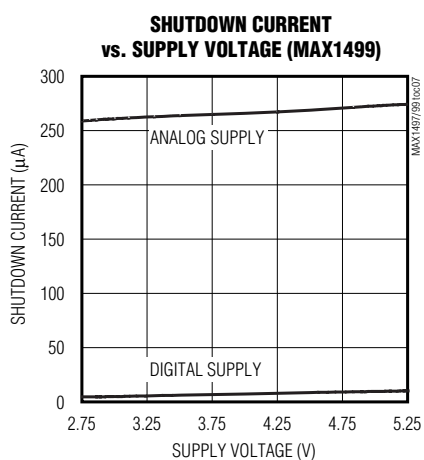
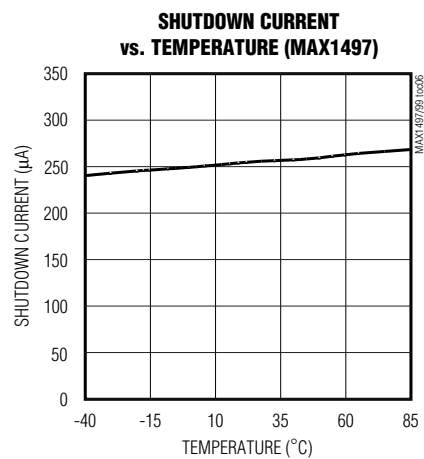
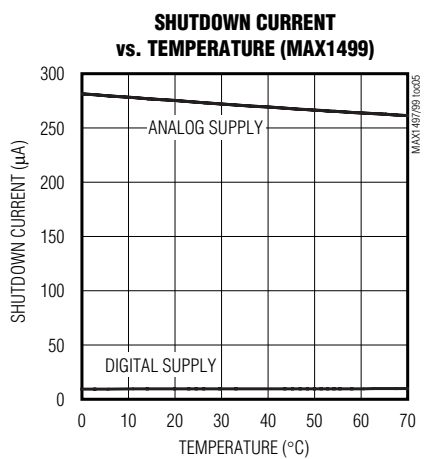
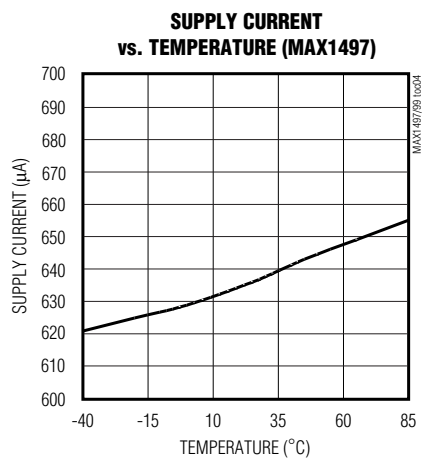
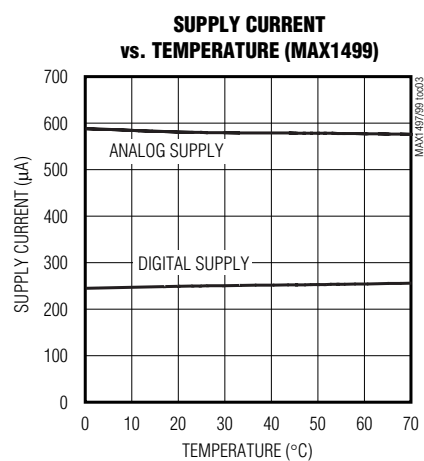
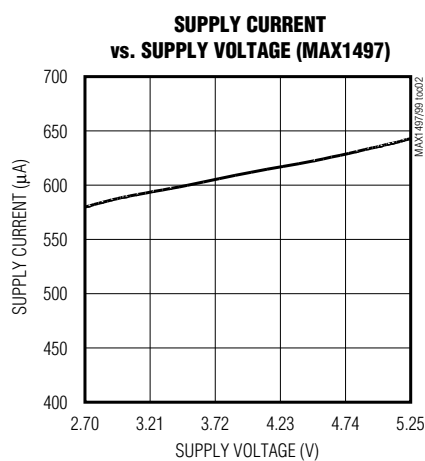
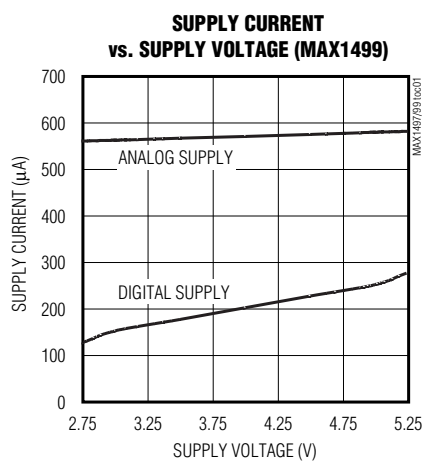
**Note 11:** All input signals are specified with  $t_{\text{RISE}} = t_{\text{FALL}} = 5\text{ns}$  (10% to 90% of  $DV_{\text{DD}}$ ) and are timed from a voltage level of 50% of  $DV_{\text{DD}}$ , unless otherwise noted.

**Note 12:** See the serial-interface timing diagrams.

# 3位半和 4位半、单片 ADC，带有 LED 驱动器和 $\mu\text{C}$ 接口

典型工作特性

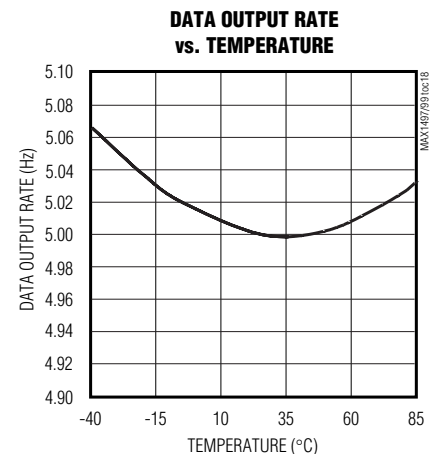
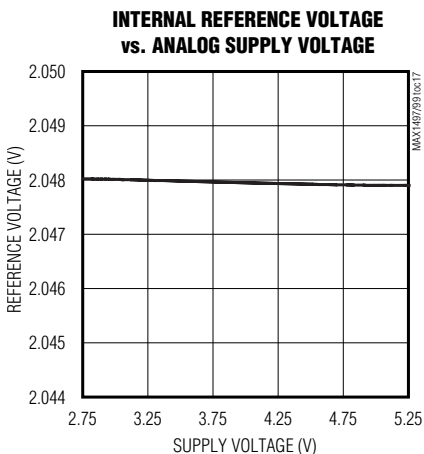
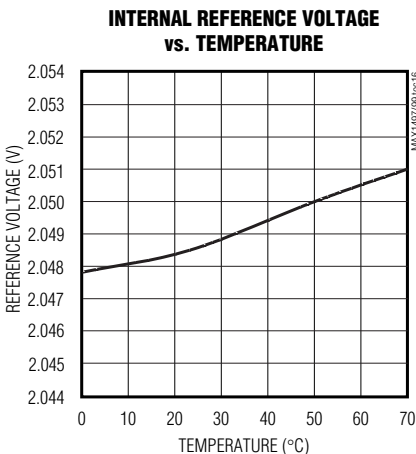
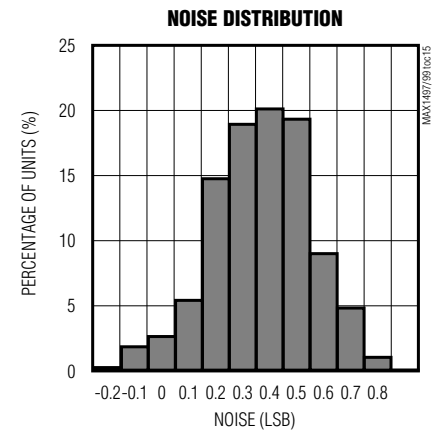
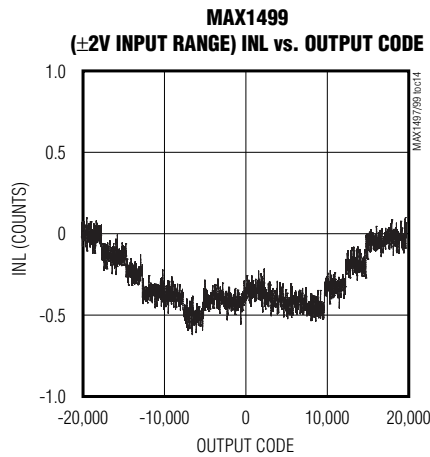
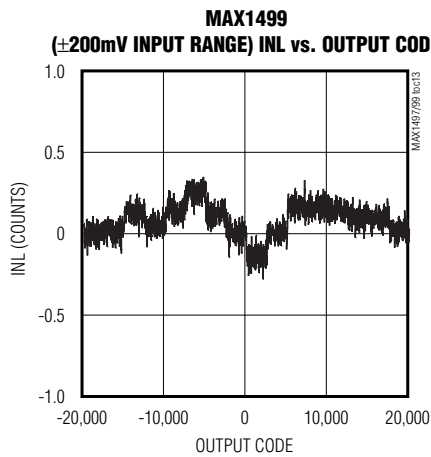
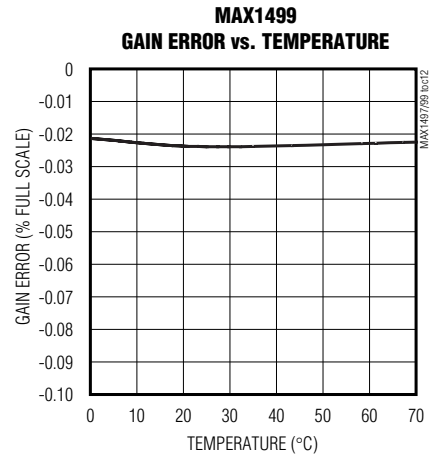
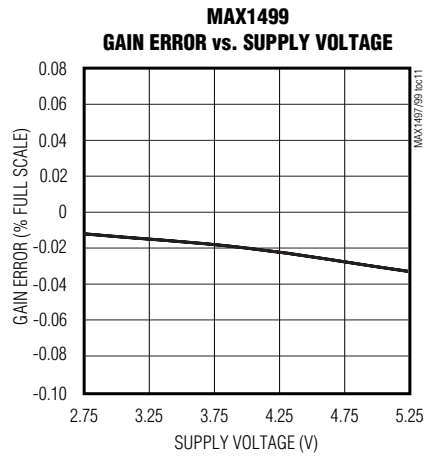
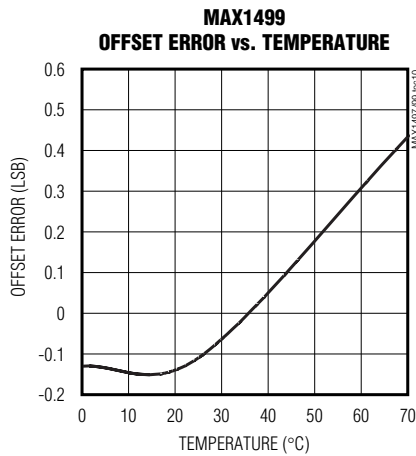
( $V_{\text{DD}} = DV_{\text{DD}} = V_{\text{DD}} = +2.7\text{V}$  to  $+5.25\text{V}$ ,  $V_{\text{LED}} = +2.7\text{V}$  to  $+5.25\text{V}$ ,  $\text{GND} = 0$ ,  $\text{GLED} = 0$ , external reference mode,  $\text{REF}+ = 2.048\text{V}$ ,  $\text{REF}- = \text{GND}$ ,  $C_{\text{REF}+} = C_{\text{REF}-} = 0.1\mu\text{F}$ , RANGE bit = 1, internal clock mode,  $C_{\text{VNEG}} = 0.1\mu\text{F}$ .  $T_{\text{A}} = +25^{\circ}\text{C}$ , unless otherwise noted.)



# 3位半和4位半、单片ADC，带有LED驱动器和μC接口

典型工作特性 (续)

( $V_{DD} = DV_{DD} = V_{LED} = +2.7V$  to  $+5.25V$ ,  $V_{LED} = +2.7V$  to  $+5.25V$ ,  $GND = 0$ ,  $G_{LED} = 0$ , external reference mode,  $REF+ = 2.048V$ ,  $REF- = GND$ ,  $C_{REF+} = C_{REF-} = 0.1\mu F$ , RANGE bit = 1, internal clock mode,  $C_{VNEG} = 0.1\mu F$ .  $T_A = +25^\circ C$ , unless otherwise noted.)

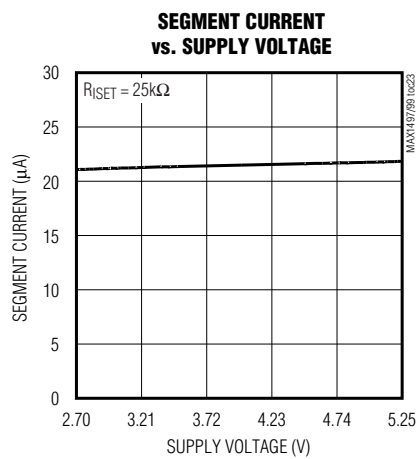
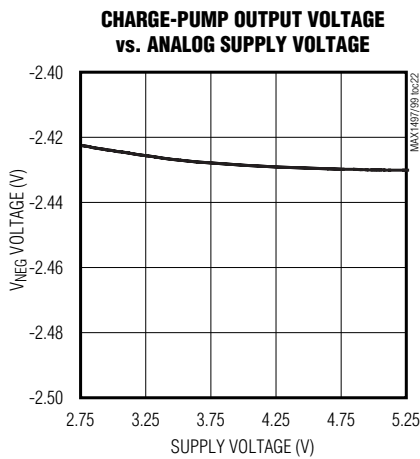
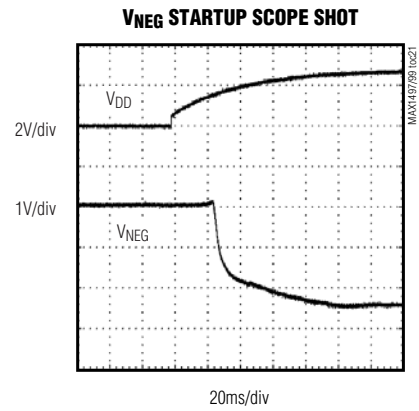
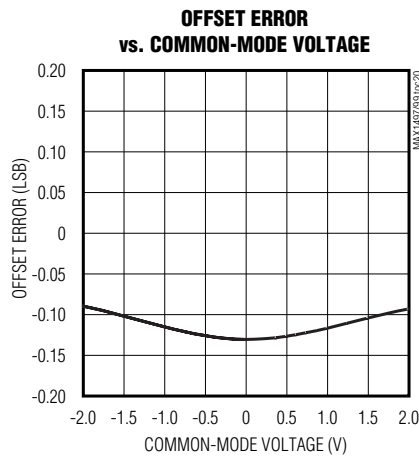
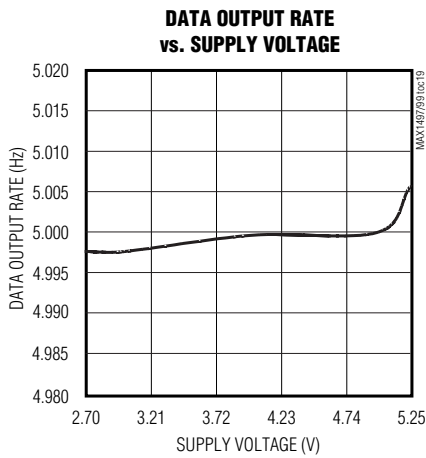




# 3位半和4位半、单片ADC，带有LED驱动器和μC接口

典型工作特性 (续)

( $V_{DD} = DV_{DD} = V_{LED} = +2.7V$  to  $+5.25V$ ,  $V_{LED} = +2.7V$  to  $+5.25V$ ,  $GND = 0$ ,  $GLED = 0$ , external reference mode,  $REF+ = 2.048V$ ,  $REF- = GND$ ,  $C_{REF+} = C_{REF-} = 0.1\mu F$ ,  $RANGE$  bit = 1, internal clock mode,  $C_{VNEG} = 0.1\mu F$ .  $T_A = +25^\circ C$ , unless otherwise noted.)



MAX1497/MAX1499

# 3位半和 4位半、单片 ADC，带有 LED 驱动器和 $\mu\text{C}$ 接口

引脚说明

引脚		名称	功能
MAX1497	MAX1499		
1	31	VNEG	-2.5V 电荷泵电压输出。用一个 0.1 $\mu\text{F}$ 电容连接到 GND。
2	32	REF-	负基准电压输入。内部基准工作方式下，将 REF- 连接到 GND。外部基准工作方式下，用一个 0.1 $\mu\text{F}$ 电容将 REF- 旁路到 GND， $V_{\text{REF-}}$ 应设定在 -2.2V 至 +2.2V 之间，并使 $V_{\text{REF+}} > V_{\text{REF-}}$ 。
3	1	REF+	正基准电压输入。内部基准工作方式下，在 REF+ 与 GND 之间连接一个 4.7 $\mu\text{F}$ 电容。外部基准工作方式下，用一个 0.1 $\mu\text{F}$ 电容将 REF+ 旁路到 GND， $V_{\text{REF+}}$ 应设定在 -2.2V 至 +2.2V 之间，并使 $V_{\text{REF+}} > V_{\text{REF-}}$ 。
4	2	AIN+	正模拟输入。是全差分模拟输入的正端。用一个 0.1 $\mu\text{F}$ 或更大的电容将 AIN+ 旁路到 GND。
5	3	AIN-	负模拟输入。是全差分模拟输入的负端。用一个 0.1 $\mu\text{F}$ 或更大的电容将 AIN- 旁路到 GND。
6	4	ISET	段电流控制器。通过一个电阻连接到地，用来设定段电流。段电流的选择参见表 6。
7	5	GND	地
8	—	VDD	模拟和数字电路供电电压。将 VDD 连接到 +2.7V 至 +5.25V 的电源上。用一个 0.1 $\mu\text{F}$ 电容和一个 4.7 $\mu\text{F}$ 电容将 VDD 旁路到 GND。
9	8	CLK	外部时钟输入。当寄存器的 EXTCLK 位置 1 时，CLK 是主时钟输入端 (频率 = 4.9152MHz)，为调制器与滤波器提供时钟。当寄存器的 EXTCLK 位清 0 时，器件使用内部时钟。使用内部振荡器时，将 CLK 连接到 GND 或 DVDD (MAX1499)、或 VDD (MAX1497)。
10	9	$\overline{\text{EOC}}$	低电平有效的转换结束逻辑输出。EOC 引脚的逻辑低电平表示新的 ADC 结果已存入 ADC 转换结果寄存器中。
11	10	$\overline{\text{CS}}$	低电平有效的片选输入。将 $\overline{\text{CS}}$ 置为低电平时激活串口。
12	11	DIN	串行数据输入。当 $\overline{\text{CS}}$ 为低电平时，DIN 引脚上的数据在 SCLK 的上升沿移位到内部寄存器中。
13	12	SCLK	串行时钟输入。在 SCLK 上施加外部时钟以便通过串行总线进行通信。SCLK 在空闲状态下可以是高电平，也可以是低电平。
14	13	DOUT	串行数据输出。DOUT 输出相应寄存器查询的串行数据。数据在 SCLK 下降沿移出。当 $\overline{\text{CS}}$ 为高电平时，DOUT 为高阻态。
15	14	DIG0	第 0 位驱动器
16	15	DIG1	第 1 位驱动器
17	16	GLED	LED 显示器段驱动器的地
18	17	DIG2	第 2 位驱动器
19	18	DIG3	第 3 位驱动器
20	20	SEGA	段 A 驱动器
21	21	SEGB	段 B 驱动器
22	22	SEGC	段 C 驱动器
23	23	SEGD	段 D 驱动器
24	24	SEGE	段 E 驱动器

# 3位半和 4位半、单片 ADC，带有 LED 驱动器和 $\mu\text{C}$ 接口

引脚说明 (续)

引脚		名称	功能
MAX1497	MAX1499		
25	25	VLED	LED 显示器段驱动器电源。连接到 +2.7V 至 +5.25V 电源。通过一个 0.1 $\mu\text{F}$ 电容旁路至 GLED。
26	26	SEGF	段 F 驱动器
27	27	SEGG	段 G 驱动器
28	28	SEGDP	段 DP 驱动器
—	6	AV <sub>DD</sub>	模拟正电源电压。将 AV <sub>DD</sub> 连接到 +2.7V 至 +5.25V 电源。用一个 0.1 $\mu\text{F}$ 电容将 AV <sub>DD</sub> 旁路到 GND。
—	7	DV <sub>DD</sub>	数字正电源电压。将 DV <sub>DD</sub> 连接到 +2.7V 至 +5.25V 电源。用一个 0.1 $\mu\text{F}$ 电容将 DV <sub>DD</sub> 旁路到 GND。
—	19	DIG4	第 4 位驱动器
—	29	LED_EN	高电平有效的 LED 使能端。当 LED_EN 被置为逻辑低电平时，MAX1499 LED 显示驱动器关闭。当 LED_EN 被置为逻辑高电平时，MAX1499 LED 显示驱动器打开。
—	30	LOWBATT	低电池电压监视器。当 LOWBATT 输入电压低于 2.048V 时，状态寄存器中的 LOWBATT 位置为 1。

## 详细说明

MAX1497/MAX1499 是低功耗、高度集成的 ADC，带有 LED 驱动器，利用  $\Sigma$ - $\Delta$  结构的 ADC 转换  $\pm 2\text{V}$  差分输入电压 (MAX1499 的 1 个计数值等于 100 $\mu\text{V}$ ，MAX1497 的 1 个计数值等于 1mV)，并将结果输出给 LED 或  $\mu\text{C}$ 。另外还可以选择  $\pm 200\text{mV}$  输入范围 (MAX1499 的 1 个计数值等于 10 $\mu\text{V}$ ，MAX1497 的 1 个计数值等于 100 $\mu\text{V}$ )，用更高的分辨率测量小信号。

这些器件工作在 2.7V 至 5.25V 单电源下，可以提供 3 位半 (MAX1497) 或 4 位半 (MAX1499) 转换结果。具有内部 2.048V 基准、内部电荷泵以及高精度片上振荡器，大大节省了外部元件。

MAX1497/MAX1499 通过与 SPI/QSPI/MICROWIRE 兼容的串口与  $\mu\text{C}$  连接。既可以直接显示数据，也可以将数据先送到  $\mu\text{C}$  中进行处理，然后再显示。

这些器件还为差分输入信号和外部基准输入提供片上缓冲器，可以与高阻抗的信号源直接连接。另外，这些器件使用连续的内部失调校准，并提供 >100dB 的 50Hz 和 60Hz 电源噪声抑制。其他特性包括数据保持与峰值检测、超量程与欠量程检测。MAX1499 还提供低电池电压监视器。

## 模拟输入保护

内部保护二极管将 MAX1499 的模拟输入范围限制在 VNEG 至 (AV<sub>DD</sub> + 0.3V)，将 MAX1497 的模拟输入范围限制在 VNEG 至 (V<sub>DD</sub> + 0.3V)。如果模拟输入超过上述范围，输入电流将被限制在 10mA 以内。

## 内部模拟输入/基准缓冲器

MAX1497/MAX1499 具有模拟输入/基准缓冲器，可以使用高阻抗的信号源。输入缓冲器的共模输入范围允许模拟输入和基准电压的范围在 -2.2V 至 +2.2V 之间。

## 调制器

MAX1497/MAX1499 用 1 位、3 阶  $\Sigma$ - $\Delta$  调制器完成模数转换。 $\Sigma$ - $\Delta$  调制器将输入信号转换成数字脉冲串，其平均占空比表示数字化信号的信息。调制器以远远高于输入带宽的采样率量化输入信号。

MAX1497/MAX1499 调制器为 1 位量化器产生的量化噪声提供 3 阶频率整形。调制器为全差分结构，可以提供最大的信噪比和最小的电源噪声敏感度。1 位数据流随后被送到数字滤波器，滤除频率整形的量化噪声。

# 3位半和 4位半、单片 ADC，带有 LED 驱动器和 $\mu\text{C}$ 接口

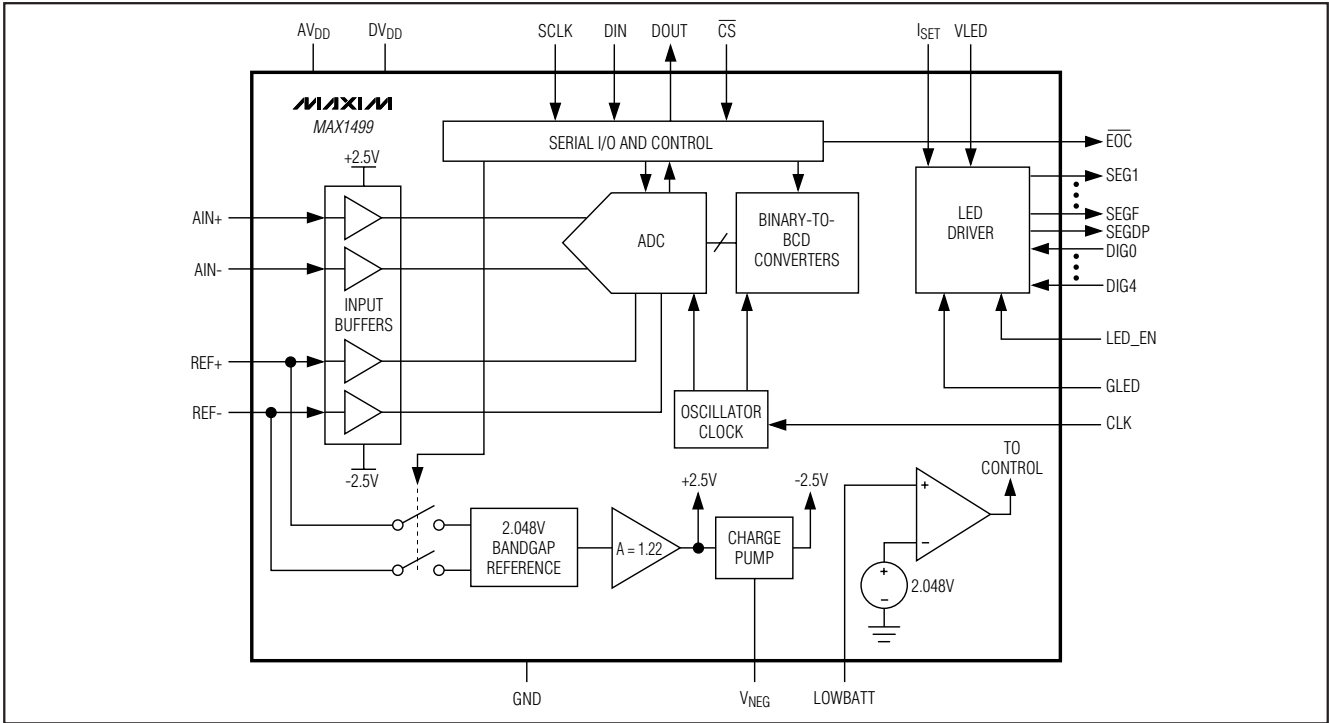


图 1. MAX1499 功能原理图

## 数字滤波

MAX1497/MAX1499 包含一个片上数字低通滤波器，采用 SINC<sup>4</sup> 响应处理来自调制器的数据流：

$$\left(\frac{\sin(x)}{x}\right)^4$$

SINC<sup>4</sup> 滤波器的稳定时间为 4 个输出数据周期 (4 x 200ms)。

MAX1497/MAX1499 的调制器和数字滤波器具有 25% 的超量程处理能力。数字滤波器针对 4.9152MHz 的  $f_{\text{CLK}}$  优化。也可以使用其他时钟频率，不过会降低 50Hz/60Hz 的噪声抑制能力。SINC<sup>4</sup> 滤波器的频率响应可以用以下公式计算：

$$H(z) = \left[ \frac{1(1 - z^{-N})}{N(1 - z^{-1})} \right]^4$$

$$H(f) = \frac{1}{N} \left[ \frac{\sin\left(N\pi \frac{f}{f_m}\right)}{\sin\left(\frac{\pi f}{f_m}\right)} \right]^4$$

式中 N 是过采样率， $f_m = N \times$  输出数据速率 = 5Hz。

## 滤波器特性

图 2 所示为滤波器频率特性。SINC<sup>4</sup> 提供的 -3dB 截止频率是第一个陷波频率 (5Hz) 的 0.228 倍。MAX1497 的过采样率 (OSR) 是 128，MAX1499 的 OSR 是 1024。

数字滤波器的输出数据速率与滤波器频响的第一陷波频率的位置相对应。SINC<sup>4</sup> 滤波器频响的陷波点以第一陷波频率的整数倍重复出现。SINC<sup>4</sup> 滤波器在这些陷波点提供大于 100dB 的衰减。例如，50Hz 是第一个陷波频率的 10 倍，60Hz 是第一个陷波频率的 12 倍。

如果输入端出现大的阶跃变化，读取有效数据前应留出 800ms 稳定时间。

## 时钟模式

可以配置 MAX1497/MAX1499 选择使用内部振荡器或外部时钟驱动调制器和滤波器。将控制寄存器的 EXTCLK 位清 0，器件进入内部时钟模式。将 EXTCLK 位置 1，器件进入外部时钟模式。使用内部振荡器时，MAX1499 将 CLK 接到 GND 或 DVDD，MAX1497 将 CLK 接到 VDD。MAX1497/MAX1499 非常适合工作在 4.9152MHz 时钟下，

## 3位半和4位半、单片ADC，带有LED驱动器和 $\mu\text{C}$ 接口

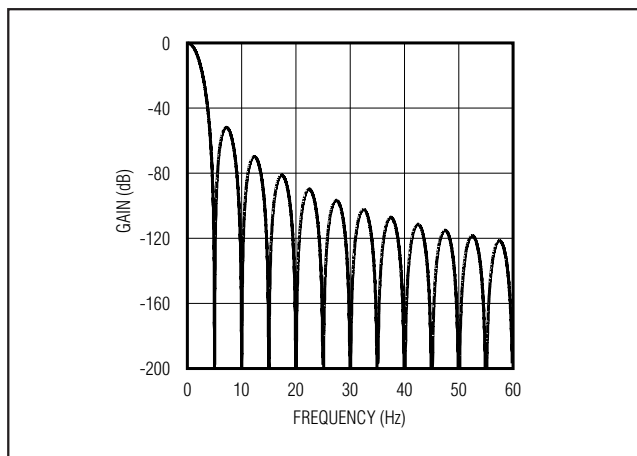


图2. SINC<sup>4</sup>滤波器的频率响应(60Hz槽口)

以获得对 50Hz/60Hz 共模、电源和标准模式噪声的最大抑制比。

### 内部时钟模式

MAX1497/MAX1499 含有内部振荡器。MAX1497/MAX1499 上电时为内部时钟工作方式，控制寄存器中的 EXTCLK 位等于 0。由于不需要外部时钟源，使用内部振荡器可以节省电路板空间。

### 外部时钟模式

外部时钟工作方式下，将控制寄存器中的 EXTCLK 位置 1。为了获得最佳的 50Hz/60Hz 抑制比，请使用 4.9152MHz 时钟源。允许使用其他外部时钟频率，由用户自定义转换速率。2.4576MHz 时钟信号可以使转换速率和 LED 刷新速率减半，同时保持良好的 50Hz/60Hz 噪声抑制比。MAX1497/MAX1499 可以工作在高达 5.05MHz 的外部时钟模式。

### 电荷泵

MAX1497/MAX1499 包含一个内部电荷泵，可以为内部模拟输入 / 基准缓冲器提供负电源电压。模拟输入 / 基准缓冲器的双极性输入范围允许器件接收高信号源阻抗的负输入。用一个 0.1 $\mu\text{F}$  电容连接 VNEG 与 GND。

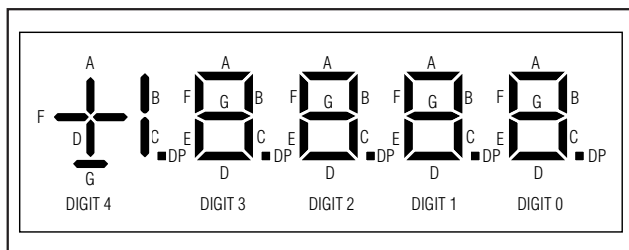


图3. MAX1499 (4位半)段连接

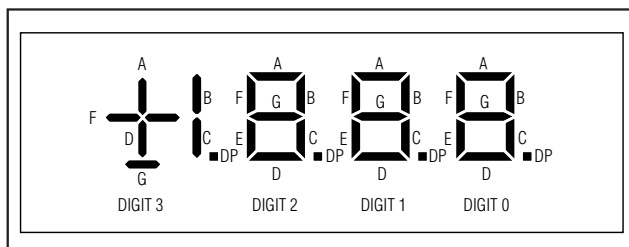


图4. MAX1497 (3位半)段连接

表1. LED 优先权表

SEG_SEL	SPI/ADC	HOLD	PEAK	DISPLAY VALUES FORM
1	X	X	X	LED segment registers
0	1	X	X	LED display register (user written)
0	0	1	X	LED display register
0	0	0	1	Peak register
0	0	0	0	ADC result register

X = Don't care.

### LED驱动器

MAX1499 带有一个 4 位半、共阴极显示器驱动器；MAX1497 带有一个 3 位半、共阴极显示器驱动器。图 3 和图 4 所示为标准七段 LED 显示器的连接方案。LED 的刷新速率是 2.5Hz。如果需要的话，MAX1497/MAX1499 可以自动显示 ADC 的结果 (表 1)。MAX1497/MAX1499 也可以通过串口独立控制 LED 驱动器，允许在 LED 显示转换结果之前对 ADC 转换结果进行数据处理。另外，还可以独立控制每个 LED 字段 (参见 LED 段显示器寄存器部分)。

## 3位半和4位半、单片ADC，带有LED驱动器和μC接口

表2. MAX1499的小数点控制表

DPON	DPSET1	DPSET2	DISPLAY OUTPUT	ZERO INPUT READING
0	0	0	18888	0
0	0	1	18888	0
0	1	0	18888	0
0	1	1	18888	0
1	0	0	1888.8	0.0
1	0	1	188.88	0.00
1	1	0	18.888	0.000
1	1	1	1.8888	0.0000

表3. MAX1497的小数点控制表

DPON	DPSET1	DPSET2	DISPLAY OUTPUT	ZERO INPUT READING
X	0	0	188.8	0.0
X	0	1	18.88	0.00
X	1	0	1888	0
X	1	1	1.888	0.000

X = Don't care.

表4. 超量程和欠量程条件下LED显示

CONDITION	MAX1497	MAX1499
Overrange	1---	1----
Underrange	-1---	-1----

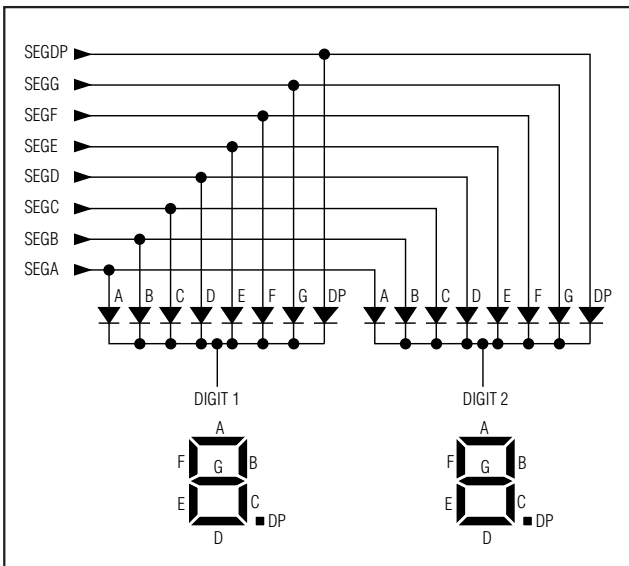


图5. 2位数字的共阴极连接

图5所示为二位数字的典型共阴极配置。在共阴极配置下，每位数字的所有LED的阴极连接在一起。将MAX1497/MAX1499的每个段驱动器连接到相应的LED阳极。例如，段驱动器SEGA连接到所有LED的A段。其他段驱动器也采用类似的配置。

MAX1497/MAX1499采用多路复用结构，每次驱动一位数字。由于扫描速率足够快，使所有数字看起来是同时点亮的。图6和图7所示为MAX1497/MAX1499数据时序图，图中T是显示器扫描周期，MAX1499的典型值约为1/512Hz或1.9531ms，MAX1497的典型值约为1/640Hz或1.5625ms。图6和图7中的 $T_{ON}$ 表示每位数字的点亮时间，可以用下式计算：

$$T_{ON} = \frac{T}{5} = \frac{1.95312\text{ms}}{5} = 390.60\mu\text{s} \text{ (MAX1499)}$$

$$T_{ON} = \frac{T}{4} = \frac{1.5625\text{ms}}{4} = 390.60\mu\text{s} \text{ (MAX1497)}$$

MAX1497/MAX1499允许控制所有的小数点，并具有前端0禁止功能。使用控制寄存器中的DPON、DPSET1和DPSET2位设置小数点的数值（表2和表3）。MAX1497/MAX1499超量程和欠量程显示如表4所示。

## 3位半和 4位半、单片 ADC，带有 LED 驱动器和 $\mu\text{C}$ 接口

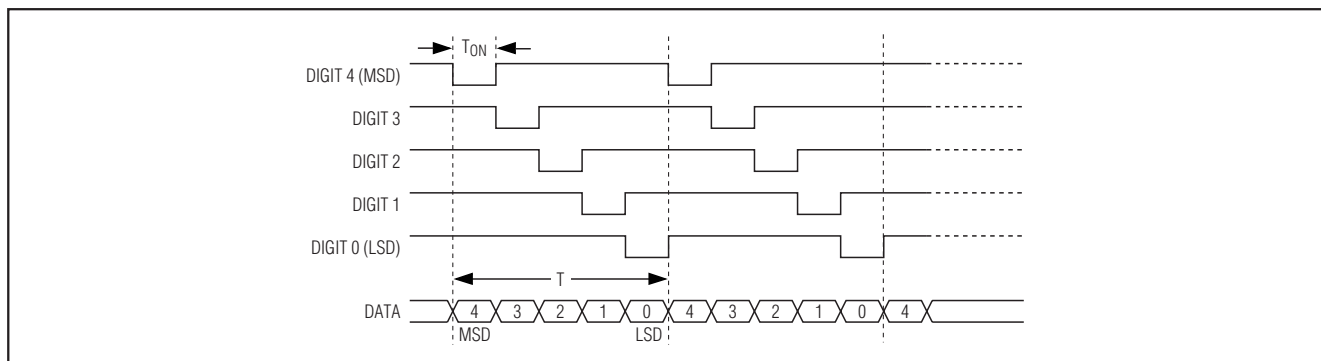


图 6. LED 电压波形——MAX1499

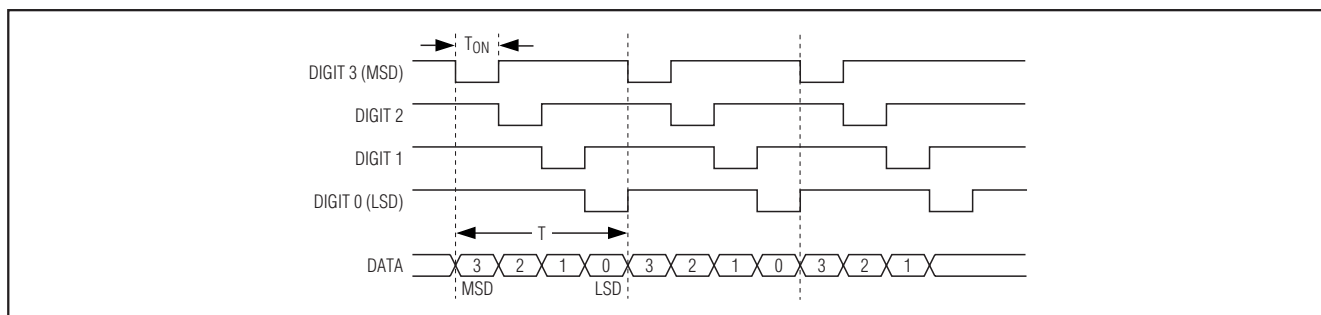


图 7. LED 电压波形——MAX1497

### 前端 0 禁止

MAX1497/MAX1499 包含一个前端 0 禁止电路来关闭多余的 0 数字。例如，当  $\text{DPSET1}$  和  $\text{DPSET2} = [0,0]$  时，显示的是 0.0，而不是 000.0。这个功能可以节省多余的功率消耗。

### 位间屏蔽

MAX1497/MAX1499 还包括位间屏蔽电路。如果没有这项功能，就有可能看到完全点亮的数字旁边的一位微微发亮。位间屏蔽电路可以防止相邻位的短时间泄漏。位间屏蔽时间的典型值是  $4\mu\text{s}$ 。

### 基准

MAX1497/MAX1499 基准用来设定 ADC 传输函数的满量程范围。在标称值为  $2.048\text{V}$  基准下，当  $\text{RANGE}$  位等于 0 时，ADC 满量程范围是  $\pm 2\text{V}$ 。当  $\text{RANGE}$  位置 1 时，满量程范围是  $\pm 200\text{mV}$ 。基准电压下降将使满量程范围下降（参见传输函数部分）。

MAX1497/MAX1499 可以接受外部基准或内部基准。用  $\text{INTREF}$  位选择基准模式（参见控制寄存器（读/写）部分）。

为得到内部基准工作方式，将  $\text{INTREF}$  位置 1， $\text{REF-}$  与  $\text{GND}$  相连，并用  $4.7\mu\text{F}$  电容将  $\text{REF+}$  旁路到  $\text{GND}$ 。内部基准在  $\text{REF+}$  与  $\text{GND}$  之间提供标称值为  $2.048\text{V}$  的电压源。内部基准的温度系数典型值为  $40\text{ppm}/^\circ\text{C}$ 。

上电后的缺省状态是将 MAX1497/MAX1499 设定为外部基准模式， $\text{INTREF}$  位清 0。外部基准输入  $\text{REF+}$  和  $\text{REF-}$  是全差分结构。为得到有效的的外部基准输入， $V_{\text{REF+}}$  必须高于  $V_{\text{REF-}}$ 。在外部基准模式下，用一个  $0.1\mu\text{F}$  或更大的电容将  $\text{REF+}$  和  $\text{REF-}$  旁路到  $\text{GND}$ 。

如图 16 所示，MAX1497/MAX1499 工作在外部单端基准。该模式下，将  $\text{REF-}$  连接到  $\text{GND}$ ，用外部  $2.048\text{V}$  基准驱动  $\text{REF+}$ 。用一个  $0.47\mu\text{F}$  电容将  $\text{REF+}$  旁路到  $\text{GND}$ 。



## 3位半和 4位半、单片 ADC，带有 LED 驱动器和 $\mu\text{C}$ 接口

图 15 所示，MAX1497/MAX1499 工作在外部差分基准模式。该模式下，将 REF- 连接到应变仪的顶端，REF+ 连接到电源电阻分压器的中点。

### 应用信息

#### 串行接口

SPI/QSPI/MICROWIRE 串口包括片选 ( $\overline{\text{CS}}$ )、串行时钟 (SCLK)、数据输入 (DIN)、数据输出 (DOUT)，以及异步  $\overline{\text{EOC}}$  输出。 $\overline{\text{EOC}}$  提供周期为 200ms 的异步转换结束信号 ( $f_{\text{CLK}} = 4.9152\text{MHz}$ )。当  $\overline{\text{EOC}}$  跳变到高电平时，MAX1497 刷新数据寄存器。当  $\overline{\text{EOC}}$  返回低电平时，ADC 结果寄存器中的数据有效。可以通过串行接口访问 12 个片上寄存器，允许控制所有的电源模式和功能模块。表 5 列出了所有这些寄存器的地址和读/写访问方式。

$\overline{\text{CS}}$  的逻辑高电平使 DOUT 的状态变为三态，并使 MAX1497/MAX1499 不会响应 SCLK 和 DIN 上的所有信号。 $\overline{\text{CS}}$  置为低电平后，数据将随时钟移入或移出内部移位寄存器。SCLK 用于同步数据传输。在 SCLK 的上升沿，DIN 数据随时钟移入移位寄存器；在 SCLK 的下降沿，DOUT 的数据随时钟移出移位寄存器。DIN 和 DOUT 都是首先传送 MSB (数据是左对齐)。图 8-12 给出了 8 位和 16 位读/写操作的详细串口时序图。

与 MAX1497/MAX1499 的所有通信都从 DIN 的命令字节开始，DIN 端的第一个逻辑 1 被确认为命令字节的 START 位 (MSB)。接下来的 7 个时钟周期将命令装载到移位寄存器。这 7 位指定了接下来要访问的寄存器，以及要进行的操作是读操作还是写操作。命令字节传输后，串行时钟的跳变会导致对器件的写或读操作，直到传输正确的位数 (8 或 16) 为止。完成上述操作后，MAX1497/MAX1499 将等待下一个命令字节。

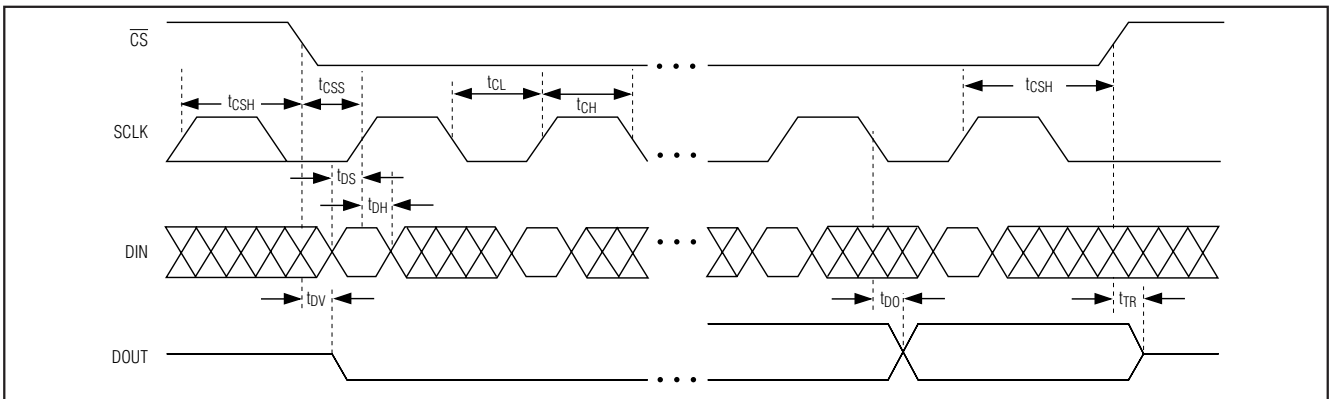


图 8. 详细时序图

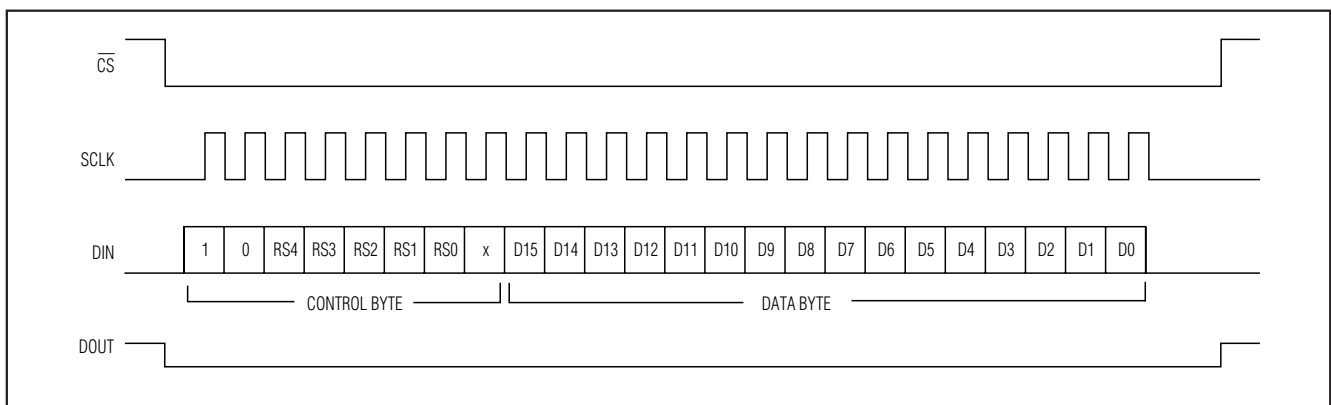


图 9. 串口 16 位写时序图



## 3位半和 4位半、单片 ADC，带有 LED 驱动器 和 $\mu C$ 接口

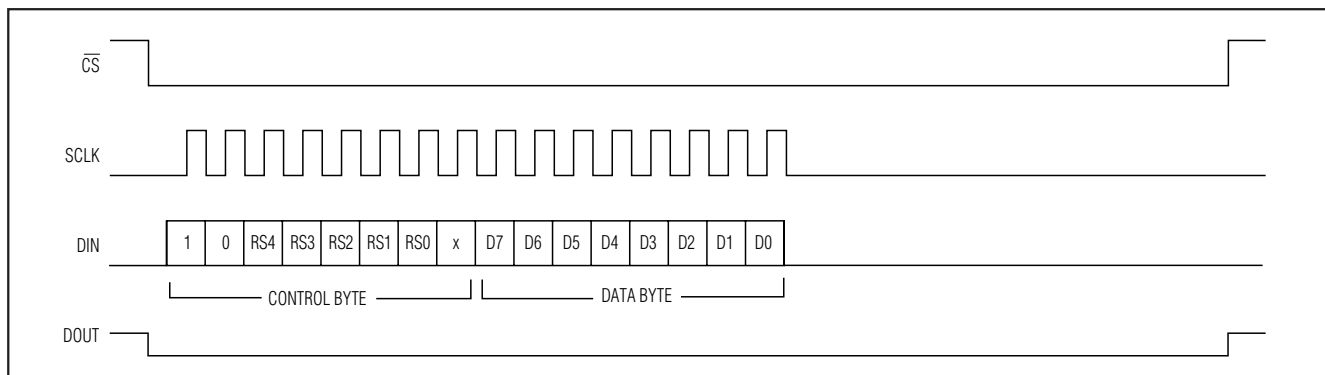


图 10. 串口 8 位写时序图

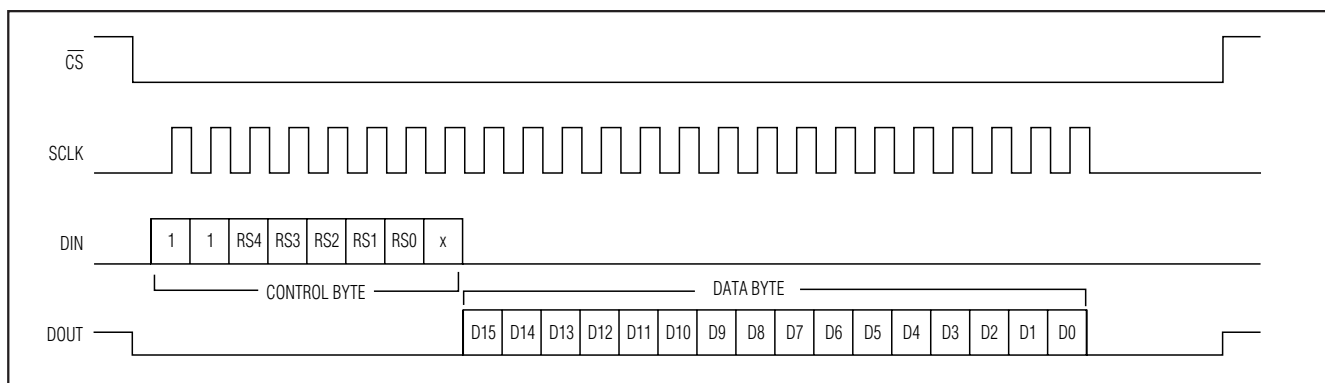


图 11. 串口 16 位读时序图

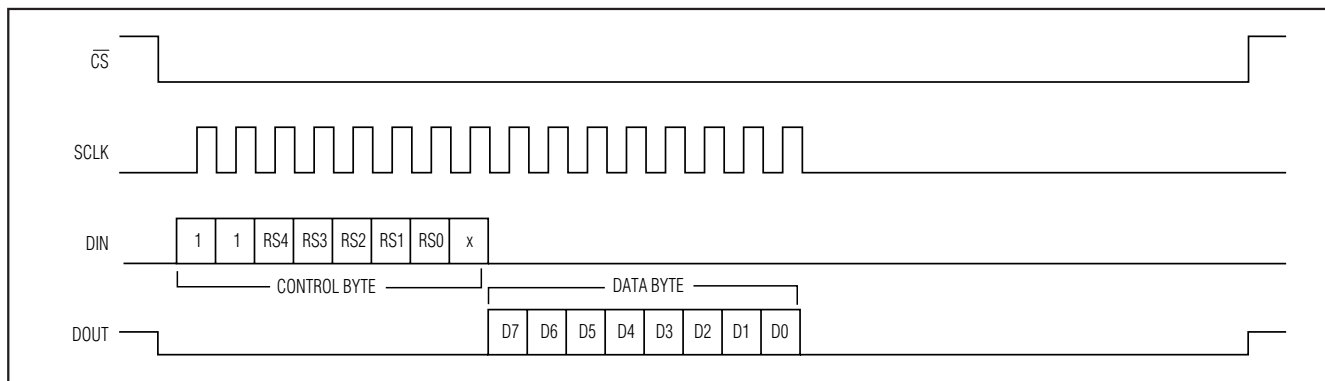


图 12. 串口 8 位读时序图

## 3位半和 4位半、单片 ADC，带有 LED 驱动器和 $\mu\text{C}$ 接口

表5. 寄存器地址表

REGISTER NO.	ADDRESS RS [4:0]	NAME	WIDTH	ACCESS
1	00000	Status register	8	Read only
2	00001	Control register	16	R/ $\bar{W}$
3	00010	Overrange register	16	R/ $\bar{W}$
4	00011	Underrange register	16	R/ $\bar{W}$
5	00100	LED segment-display register 1	16	R/ $\bar{W}$
6	00101	LED segment-display register 2	16	R/ $\bar{W}$
7	00110	LED segment-display register 3	8	R/ $\bar{W}$
8	00111	ADC custom offset register	16	R/ $\bar{W}$
9	01000	ADC result register 1 (16 MSBs)	16	Read only
10	01001	LED data register	16	R/ $\bar{W}$
11	01010	Peak register	16	Read only
12	10100	ADC result register 2 (4 LSBs)	8	Read only
—	All other addresses	Reserved	—	—

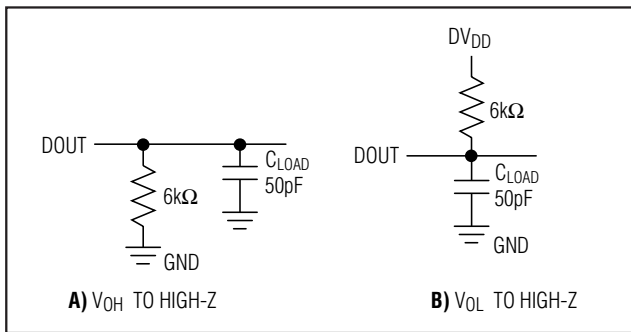


图 13. 禁用时的负载电路

在数据传输过程中， $\bar{CS}$  不能变为高电平。如果在一次写操作或读操作完成之前  $\bar{CS}$  跳变，那么器件就可能处于未知模式。输入 32 个 0，可以清除器件状态，复位接口，使其准备好接收新的命令字节。

### 片上寄存器

MAX1497/MAX1499 包含 12 个片上寄存器。这些寄存器可以用来配置器件的各种功能，允许分别读取 ADC 结果和写入 LED 显示器。表 5 列出了每个寄存器的地址和尺寸。

第一个寄存器是状态寄存器，这个 8 位状态寄存器用来存放 ADC 的状态标志。第二个寄存器是 16 位控制寄存器，

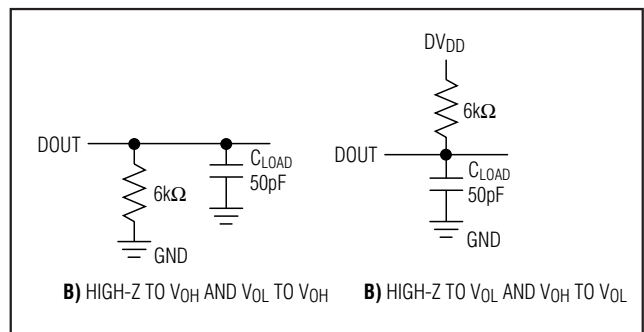


图 14. 使能时的负载电路

该寄存器用来设置 LED 显示器控制、量程模式、关断模式、失调校准以及复位寄存器功能 (CLR)。第三个寄存器是 16 位超量程寄存器，用来设定模拟输入的超量程限制值。第四个寄存器是 16 位的欠量程寄存器，用来设定模拟输入的欠量程限制值。寄存器 5 到寄存器 7 用来存放 LED 各段的显示数据。第八个寄存器用来存放定制的失调值。第九个寄存器用来存放 ADC 转换结果的高 16 位。第十个寄存器用来存放 LED 数据。第 11 个寄存器用来存放模拟输入的峰值。最后一个寄存器用来存放 20 位 ADC 转换结果的低四位。

# 3位半和4位半、单片ADC，带有LED驱动器和 $\mu$ C接口

## 控制与状态寄存器

命令字节(只写)

MSB							LSB
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
START(1)	R/W	RS4	RS3	RS2	RS1	RS0	X

**START:** 起始位。随时钟输入 MAX1497/MAX1499 的第一个“1”是命令字节的第一位。

**(R/W):** 读/写。该位置 1 时，从指定寄存器中读取数据。该位清 0 时，将数据写入选定的寄存器。要注意，某些寄

存器是只读的。对只读寄存器的写命令将被忽略。

**(RS4-RS0):** 寄存器地址位。由 RS4-RS0 指定被访问的寄存器。

**X:** 无作用。

状态寄存器(只读)

MSB						LSB	
SIGN	OVER	UNDER	LOW_BATT	DRDY	0	0	0

缺省值: 00h

该寄存器用来存放转换结果的状态。

**SIGN:** 负极性指示器。当结果为负数时，锁存到高电平。当条件不再成立时，读取状态寄存器可以将其清 0。

**OVER:** 超量程位。当出现超量程情况 (ADC 结果大于超量程寄存器中的值) 时，锁存到高电平。当条件不再成立时，读取状态寄存器可以将其清 0。

**UNDER:** 欠量程位。当出现欠量程情况 (ADC 结果小于

欠量程寄存器中的值) 时，锁存到高电平。当条件不再成立时，读取状态寄存器可以将其清 0。

**LOW\_BATT:** 低电池电压位。当 LOWBATT 的电压低于 2.048V (典型值) 时，锁存到高电平。当条件不再成立时，读取状态寄存器可以将其清 0。在 MAX1497 中没有 LOWBATT 引脚，LOWBATT 位始终是 0。

**DRDY:** 数据就绪位。锁存到高电平说明转换完成，数据有效。读取 ADC 结果寄存器时该位被清 0。

控制寄存器(读/写)

MSB							
Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8
SPI/ADC	EXTCLK	INTREF	DPON	DPSET2	DPSET1	PD_DIG	PD_ANA
LSB							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
HOLD	PEAK	RANGE	CLR	SEG_SEL	OFFSET_CAL1	OFFSET_CAL2	ENABLE

缺省值: 0001h

该寄存器是 MAX1497/MAX1499 的主控制寄存器，是一个 16 位读/写寄存器，指明所希望的时钟和基准源。该寄存器用来设定 LED 显示控制、量程模式、断电模式、失调校准以及寄存器复位功能 (CLR)。

**ENABLE:** (缺省值 = 1) LED 驱动器使能位。置 1 时，MAX1497/MAX1499 启动 LED 显示器驱动器。清 0 时禁用 LED 显示器驱动器。

**OFFSET\_CAL2:** (缺省值 = 0) 增强失调校准起始位 (MAX1499, RANGE = 1)。为了在  $\pm 200\text{mV}$  输入范围下获得尽可能小的失调，将该位置 1，进行一次增强的失调校准。校准大约需要 9 个时钟周期 (1800ms)。校准完成后，将该位清 0，继续 ADC 转换。

## 3位半和 4位半、单片 ADC，带有 LED 驱动器和 $\mu\text{C}$ 接口

**OFFSET\_CAL1:** (缺省值 = 0) 自动失调校准使能位。置 1 时，MAX1497/MAX1499 禁用自动失调校准。置 0 时，自动失调校准使能。

**SEG\_SEL:** (缺省值 = 0) SEG\_SEL 段选择位。置 1 时，LED 段驱动器利用 LED 段寄存器的数据分别显示各段，由这些段构成字母、数字或其他信息。LED 数据寄存器的内容不被显示。首先将数据放入 LED 段显示寄存器，然后将该位置高。

**CLR:** (缺省值 = 0) 清除所有寄存器位。置 1 时， $\overline{\text{CS}}$  由低电平跳变到高电平后所有寄存器复位到上电复位状态。

**RANGE:** (缺省值 = 0) 输入范围选择位。清 0 时，输入电压范围是  $\pm 2\text{V}$ 。置 1 时，输入电压范围是  $\pm 200\text{mV}$ 。

**PEAK:** (缺省值 = 0) 峰值位。置 1 时(同时 HOLD 位置 0)，LED 显示峰值寄存器中的结果(参见表 6)。

**HOLD:** (缺省值 = 0) 保持位。置 1 时，LED 寄存器不更新 ADC 转换结果，而在 LED 上保持最后一次转换结果。MAX1497/MAX1499 在 HOLD 置 1 期间继续进行转换(表 1)。

**PD\_ANA:** (缺省值 = 0) 模拟电路关断选择位。置 1 时，模拟电路(模拟调制器和 ADC 输入缓冲器)进入关断模式。置 0 时，器件进入完全上电模式。

**PD\_DIG:** (缺省值 = 0) 数字部分关断选择位。置 1 时，数字电路(数字滤波器和 LED 驱动器)进入关断模式。这样也使数字滤波器内部 SRAM 的值复位为 0。置 0 时，器件返回完全上电模式。当选择 PD\_DIG 为关断模式时，通过将 ENABLE 位清 0，使 LED 段驱动器关闭。

**DPSET[2:1]:** (缺省值 = 00) 小数点选择位(表 2 和表 3)。

**DPON:** (缺省值 = 0) 小数点使能位(表 2 和表 3)。

**INTREF:** (缺省值 = 0) 基准选择位。置 1 为内部基准方式、置 0 为外部基准方式。

**EXTCLK:** (缺省值 = 0) 外部时钟选择位。EXTCLK 位用来控制内部时钟或外部时钟的选择。置 1 时选择 CLK 输入端的信号作为时钟信号源；置 0 时选择内部时钟振荡器，并将其上电。

**SPI/ADC:** (缺省值 = 0) 显示器选择位。SPI/ADC 位用来控制选择送入 LED 数据寄存器的数据。置 1 时选择 SPI/QSPI/MICROWIRE 的数据(用户将数据写入 LED 数据寄存器)；置 0 时选择 ADC 转换结果寄存器的数据，保持或峰值模式除外(表 1)。

注意：修改以下控制位的任何一位： $\overline{\text{OFFSET\_CAL1}}$ 、RANGE、PD\_ANA、PD\_DIG、INTREF 和 EXTCLK，读取 ADC 结果之前应等待 800ms。

### 超量程寄存器 (读/写)

MSB														LSB	
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

缺省值： 7CF0h (3位半，+1999)

4E1Fh (4位半，+19,999)

超量程寄存器是一个 16 位读/写寄存器(D15 是 MSB)。当转换结果超出该寄存器的值时，状态寄存器中的 OVER 位跳变为 1。在 MAX1499 中，LED 显示一个 1 和四个短

线，在 MAX1497 中显示一个 1 和三个短线(表 4)。该数据用二进制补码格式表示。

## 3位半和 4位半、单片 ADC，带有 LED 驱动器和 $\mu\text{C}$ 接口

### 欠量程寄存器 (读/写)

MSB														LSB	
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

缺省值: 8300h (3位半, -2000)

B1E0h (4位半, -20,000)

欠量程数据寄存器是一个 16 位读/写寄存器 (D15 是 MSB)。当转换结果小于欠量程寄存器中的数值时, 状态寄存器中的 UNDR 位被置 1。在 MAX1499 中 LED 显示为 -1

和四个短线, 在 MAX1497 中显示为 -1 和三个短线 (表 4)。该数据用二进制补码格式表示。

### LED 段显示寄存器 1 (读/写)

MSB								LSB							
Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
$\overline{\text{A1}}$	$\overline{\text{G1}}$	$\overline{\text{D1}}$	$\overline{\text{F1}}$	$\overline{\text{E1}}$	$\overline{\text{DP2}}$	X	$\overline{\text{B0}}$	$\overline{\text{C0}}$	$\overline{\text{A0}}$	$\overline{\text{G0}}$	$\overline{\text{D0}}$	$\overline{\text{F0}}$	$\overline{\text{E0}}$	$\overline{\text{DP1}}$	0

缺省值: 0000h

LED 段显示寄存器 1 是一个 16 位读/写寄存器。LED 位 (控制寄存器中) 置 1 时, MAX1497/MAX1499 提供对每个 LED 段的直接访问。LED 段显示寄存器中的位将决定每段的通或断。写入 0 使相应段导通, 写入 1 使相应段断开。

$\overline{\text{DP1}}$ : 第 1 位 DP 段驱动位。缺省值是导通该 LED 段。

$\overline{\text{E0}}$ : 第 0 位 E 段驱动位。缺省值是导通该 LED 段。

$\overline{\text{F0}}$ : 第 0 位 F 段驱动位。缺省值是导通该 LED 段。

$\overline{\text{D0}}$ : 第 0 位 D 段驱动位。缺省值是导通该 LED 段。

$\overline{\text{G0}}$ : 第 0 位 G 段驱动位。缺省值是导通该 LED 段。

$\overline{\text{A0}}$ : 第 0 位 A 段驱动位。缺省值是导通该 LED 段。

$\overline{\text{C0}}$ : 第 0 位 C 段驱动位。缺省值是导通该 LED 段。

$\overline{\text{B0}}$ : 第 0 位 B 段驱动位。缺省值是导通该 LED 段。

X: 无作用

$\overline{\text{DP2}}$ : 第 2 位段 DP 驱动位。缺省值是导通该 LED 段。

$\overline{\text{E1}}$ : 第 1 位 E 段驱动位。缺省值是导通该 LED 段。

$\overline{\text{F1}}$ : 第 1 位 F 段驱动位。缺省值是导通该 LED 段。

$\overline{\text{D1}}$ : 第 1 位 D 段驱动位。缺省值是导通该 LED 段。

$\overline{\text{G1}}$ : 第 1 位 G 段驱动位。缺省值是导通该 LED 段。

$\overline{\text{A1}}$ : 第 1 位 A 段驱动位。缺省值是导通该 LED 段。

## 3位半和 4位半、单片 ADC，带有 LED 驱动器和 $\mu$ C 接口

### LED 段显示寄存器 2 (读/写)

MSB							
Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 1	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8
$\overline{F3}$	$\overline{E3}$	$\overline{DP4}$	$\overline{MINUS}$	$\overline{B2}$	$\overline{C2}$	$\overline{A2}$	$\overline{G2}$
LSB							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
$\overline{D2}$	$\overline{F2}$	$\overline{E2}$	$\overline{DP3}$	X	$\overline{B1}$	$\overline{C1}$	0

缺省值：0000h

LED 段显示寄存器 2 是一个 16 位读/写寄存器。SEG\_SEL 位 (控制寄存器中) 置 1 时，MAX1497/MAX1499 提供对每个 LED 段的直接访问。LED 段显示寄存器中的每一位将决定各段的通或断。写入 0 使相应段导通，写入 1 使相应段断开。

$\overline{C1}$ ：第 1 位 C 段驱动位。缺省值是导通该 LED 段。

$\overline{B1}$ ：第 1 位 B 段驱动位。缺省值是导通该 LED 段。

$\overline{MINUS}$ ：减号段驱动位。缺省值是导通 LED 减号段。将该位置 1 时，LED 显示加号。

$\overline{DP3}$ ：第 3 位 DP 段驱动位。缺省值是导通该 LED 段。

$\overline{E2}$ ：第 2 位 E 段驱动位。缺省值是导通该 LED 段。

$\overline{F2}$ ：第 2 位 F 段驱动位。缺省值是导通该 LED 段。

$\overline{D2}$ ：第 2 位 D 段驱动位。缺省值是导通该 LED 段。

$\overline{G2}$ ：第 2 位 G 段驱动位。缺省值是导通该 LED 段。

$\overline{A2}$ ：第 2 位 A 段驱动位。缺省值是导通该 LED 段。

$\overline{C2}$ ：第 2 位 C 段驱动位。缺省值是导通该 LED 段。

$\overline{B2}$ ：第 2 位 B 段驱动位。缺省值是导通该 LED 段。

$\overline{DP4}$ ：第 4 位 DP 段驱动位。缺省值是导通该 LED 段。(仅 MAX1499)

$\overline{E3}$ ：第 3 位 E 段驱动位。缺省值是导通该 LED 段。(仅 MAX1499)

$\overline{F3}$ ：第 3 位 F 段驱动位。缺省值是导通该 LED 段。(仅 MAX1499)

### LED 段显示寄存器 3 (读/写)

MSB							LSB
X	X	$\overline{BC}$	$\overline{B3}$	$\overline{C3}$	$\overline{A3}$	$\overline{G3}$	$\overline{D3}$

缺省值：00h

LED 段显示寄存器 3 是 8 位读/写寄存器。SEG\_SEL 位 (控制寄存器中) 置 1 时，MAX1497/MAX1499 提供对每段 LED 的直接访问。LED 段显示寄存器中的每一位将决定各段的通或断。写入 0 使相应段导通，写入 1 使相应段断开。

$\overline{D3}$ ：第 3 位 D 段驱动位。缺省值是导通该 LED 段。(仅 MAX1499)

$\overline{G3}$ ：第 3 位 G 段驱动位。缺省值是导通该 LED 段。(仅 MAX1499)

$\overline{A3}$ ：第 3 位 A 段驱动位。缺省值是导通该 LED 段。(仅 MAX1499)

$\overline{C3}$ ：第 3 位 C 段驱动位。缺省值是导通该 LED 段。(仅 MAX1499)

$\overline{B3}$ ：第 3 位 B 段驱动位。缺省值是导通该 LED 段。(仅 MAX1499)

$\overline{BC}$ ：第 3 位 (3 位半) 或第 4 位 (4 位半) B 段和 C 段驱动位。缺省值是使该 LED 段导通。

X：无作用。

## 3位半和 4位半、单片 ADC，带有 LED 驱动器和 $\mu\text{C}$ 接口

### ADC定制失调校准寄存器 (读/写)

MSB														LSB	
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

缺省值：0000h

除自动失调校准外，MAX1497/MAX1499 还提供了一个用户自定义的失调校准 16 位读/写寄存器。ADC 转换的最终结果是用输入减去定制失调寄存器的数值得到的。定

制失调数值存放在这个寄存器中，D15 是 MSB。该数据用二进制补码格式表示。

### ADC结果寄存器 1 (只读)

MSB								LSB (MAX1497)				LSB (MAX1499)			
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

缺省值：0000h

ADC 结果寄存器 1 是 16 位只读寄存器。该寄存器中存放了 ADC 结果的高 16 位。该数据用二进制补码格式表示。

MAX1499 中，数据是 16 位的，D15 是 MSB。MAX1497 中，数据是 12 位的，D15 是 MSB，D4 是 LSB。

### ADC结果寄存器 2 (只读)

MSB			LSB									
D3	D2	D1	D0	0	0	0	0					

缺省值：00h

ADC 结果寄存器 2 是 8 位只读寄存器。该寄存器存放的是 ADC 转换结果的最低 4 位。该结果与 ADC 结果寄存器

1 共同构成一个 20 位二进制补码转换结果。

### LED数据寄存器 (读/写)

MSB								LSB (MAX1497)				LSB (MAX1499)			
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

缺省值：0000h

LED 数据寄存器是 16 位读/写寄存器。通过选择控制寄存器中的 SPI/ADC 位，可以控制该寄存器由 ADC 结果寄存器 1 或由串口刷新数据。该数据用二进制补码格式表示。

对于 MAX1499 中，数据是 16 位的，D15 是 MSB。对于 MAX1497，数据是 12 位的，D15 是 MSB，D4 是 LSB，结尾添加了 4 个子比特。

## 3位半和 4位半、单片 ADC，带有 LED 驱动器和 $\mu$ C 接口

PEAK 寄存器 (只读)

MSB								LSB (MAX1497)				LSB (MAX1499)			
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

缺省值: B1E0h

峰值数据寄存器是 16 位只读寄存器。将 PEAK 位置 1 启动 PEAK 功能。该寄存器用来存放 ADC 转换结果的峰值。首先，把当前 ADC 的转换结果存入 PEAK 寄存器，接下来用新的 ADC 转换结果与之比较。如果新的转换结果大于峰值寄存器的数值，MAX1497/MAX1499 则把新的转换结果存入峰值寄存器。如果新的转换结果小于峰值寄

寄存器的数值，则不改变峰值寄存器的原有结果。PEAK 位清 0 将清除 PEAK 寄存器的数值。

该数据用二进制补码格式表示。

对于 MAX1499，数据是 16 位的，D15 是 MSB。对于 MAX1497，数据是 12 位的，D15 是 MSB，D4 是 LSB，结尾添加了 4 个子比特。



## 3位半和4位半、单片 ADC，带有 LED 驱动器和 $\mu\text{C}$ 接口

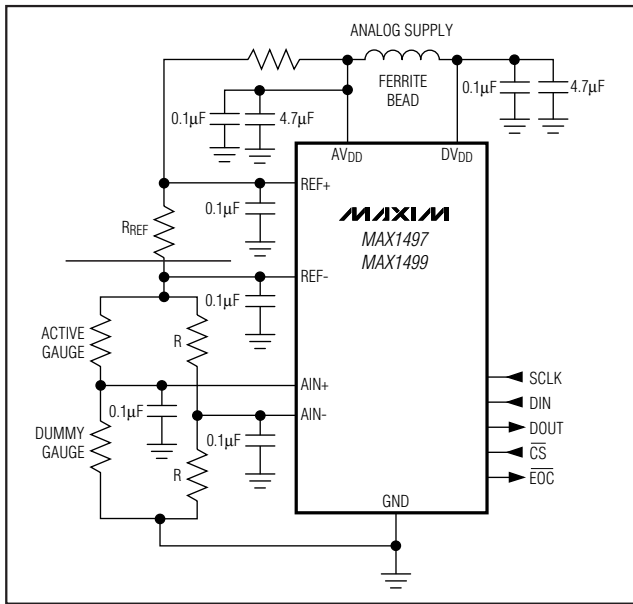


图 15. MAX1497/MAX1499 在应变仪系统的应用

### 上电复位

上电时，串行接口、逻辑 LED 驱动器、数字滤波器和调制电路被复位。各寄存器都复位到缺省值。在启动校准之前应先等待基准稳定。

### 失调校准

MAX1497/MAX1499 提供片上失调校准功能。控制寄存器的  $\overline{\text{OFFSET\_CAL1}}$  位为 0 时，每次转换中该器件都进行失调校准。在 MAX1499 中，只有当位  $\text{RANGE} = 1$  时，才需要进行增强失调校准。通过将  $\text{OFFSET\_CAL2}$  位置 1，可以根据需要进行增强失调校准。

### 增强失调校准

增强失调校准是更精确的校准方法，在  $\pm 200\text{mV}$  量程与 4.5 位分辨率时需要该校准功能。对 MAX1499，通过将  $\text{OFFSET\_CAL2}$  位置 1，可以根据需要进行增强失调校准。

### 关断模式

MAX1497/MAX1499 对模拟电路和数字 LED 驱动器具有独立的关断控制。将控制字中的  $\text{PD\_DIG}$  位和  $\text{PD\_ANA}$  位置 1，即可关断模拟与数字电路，使电源电流降至  $268\mu\text{A}$  (典型值)。  $\text{PD\_DIG}$  用来关断数字滤波器，而  $\text{PD\_ANA}$  用来关断模拟调制器和 ADC 输入缓冲器。将控

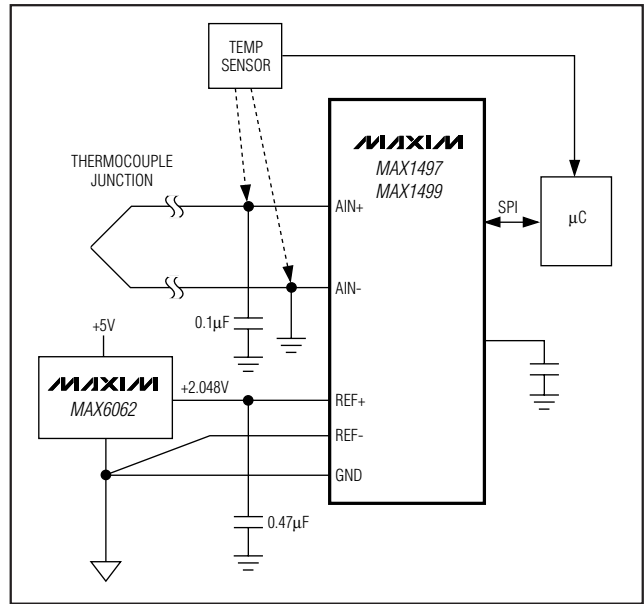


图 16. MAX1497/MAX1499 在热电偶系统的应用

制字中的  $\text{ENABLE}$  位置 0，既可关断 LED 驱动器。

### 峰值

MAX1497/MAX1499 具有峰值检测电路。当峰值检测被激活时 ( $\text{PEAK}$  位 = 1)，该器件在 LED 上只显示测得的最高电压。

### 保持

MAX1497/MAX1499 具有数据保持电路。当数据保持电路被激活时 (位  $\text{HOLD} = 1$ )，该器件在 LED 上显示当前读取的数值。

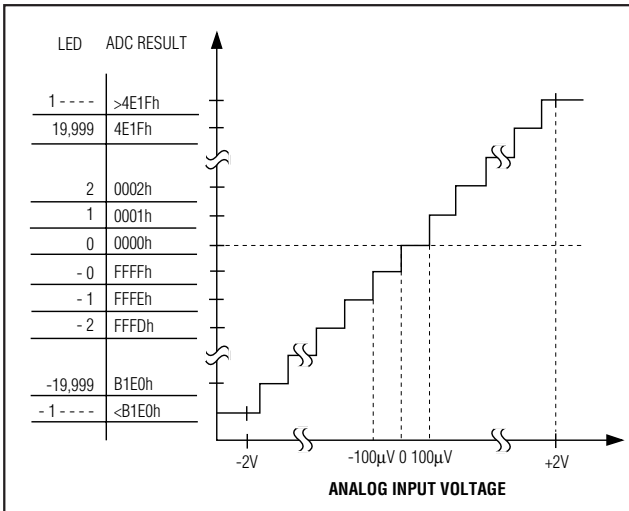
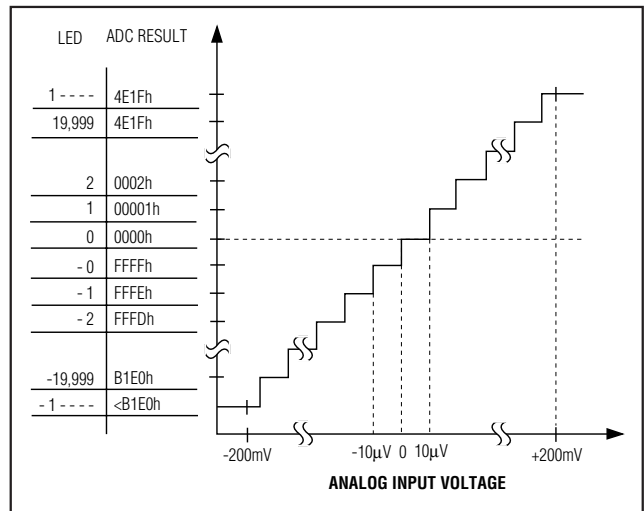
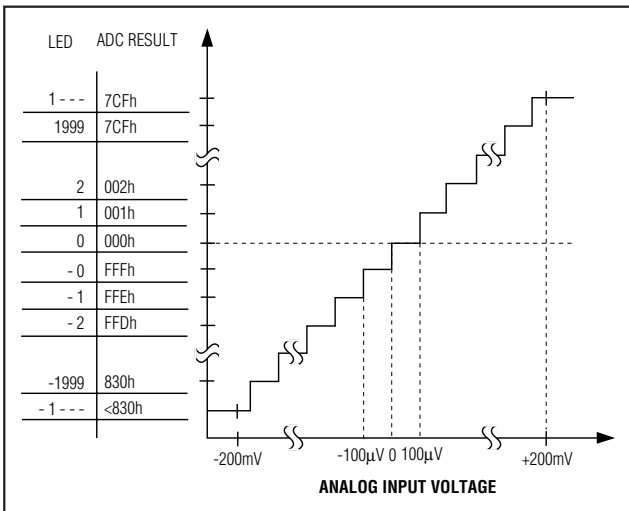
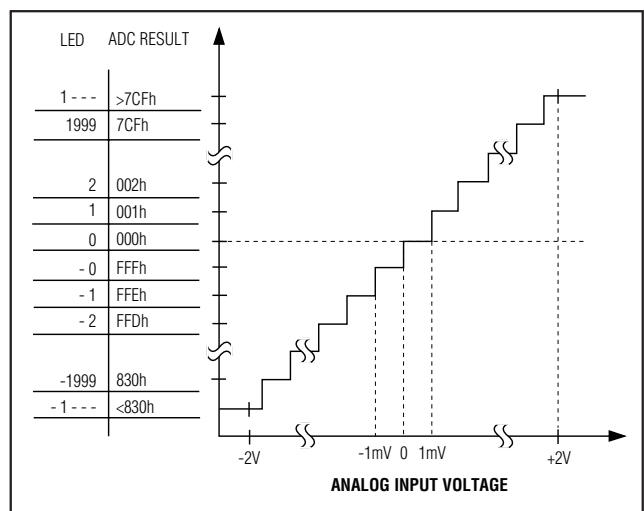
### 低电池电压

MAX1499 具有低电池电压检测输入。当  $\text{LOWBATT}$  的电压降低到低于  $2.048\text{V}$  (典型值) 时，状态寄存器的  $\text{LOWBATT}$  位跳变到高电平。

### 应变仪测量

将 MAX1497/MAX1499 的差分输入端与应变仪的电桥网络相连。如图 15 所示，模拟电源为电桥网络和 MAX1497/MAX1499 供电，并提供基准。MAX1497/MAX1499 可以处理的满量程模拟输入电压范围为  $\pm 200\text{mV}$  和  $\pm 2\text{V}$ 。该器件的模拟/基准输入电路允许模拟输入范围的绝对值在  $-2.2\text{V}$  至  $+2.2\text{V}$  之间。

## 3位半和 4位半、单片 ADC，带有 LED 驱动器和 $\mu\text{C}$ 接口

图 17. MAX1499 传输函数， $\pm 2\text{V}$  量程图 18. MAX1499 传输函数， $\pm 200\text{mV}$  量程图 19. MAX1497 传输函数， $\pm 200\text{mV}$  量程图 20. MAX1497 传输函数， $\pm 2\text{V}$  量程

### 热电偶测量

图 16 所示为 MAX1497/MAX1499 与热电偶的连接。在该应用中，由于 MAX1497/MAX1499 具有片上输入缓冲器，允许前端具有较大的信号源阻抗。退耦电容降低了来自热电偶引线的噪声。为了以适当的共模电压配置处理热电偶的差模电压，MAX1497/MAX1499 的 AIN- 输入端偏置在 GND。使用外部温度传感器，如 DS75，与一个  $\mu\text{C}$  配合实现冷端温度补偿。

### 传输函数

图 17-20 所示为 MAX1497/MAX1499 的传输函数。输出数据以二进制补码格式存放在 ADC 数据寄存器中。

当  $\text{AIN+} - \text{AIN-} \geq 0$ ， $\text{RANGE} = 0$  时，MAX1499 的传输函数为：

$$\text{COUNTS} = 1.024 \left( \frac{V_{\text{AIN+}} - V_{\text{AIN-}}}{V_{\text{REF+}} - V_{\text{REF-}}} \right) \times 20,000$$

## 3位半和4位半、单片ADC，带有LED驱动器和μC接口

当  $A_{IN+} - A_{IN-} < 0$ , RANGE = 0时, MAX1499的传输函数为:

$$\text{COUNTS} = 1.024 \left( \frac{V_{AIN+} - V_{AIN-}}{V_{REF+} - V_{REF-}} \times 20,000 \right) + 1$$

当  $A_{IN+} - A_{IN-} \geq 0$ , RANGE = 0时, MAX1497的传输函数为:

$$\text{COUNTS} = 1.024 \left( \frac{V_{AIN+} - V_{AIN-}}{V_{REF+} - V_{REF-}} \times 2000 \right)$$

当  $A_{IN+} - A_{IN-} < 0$ , RANGE = 0时, MAX1497的传输函数为:

$$\text{COUNTS} = 1.024 \left( \frac{V_{AIN+} - V_{AIN-}}{V_{REF+} - V_{REF-}} \times 2000 \right) + 1$$

当  $A_{IN+} - A_{IN-} \geq 0$ , RANGE = 1时, MAX1499的传输函数为:

$$\text{COUNTS} = 1.024 \left( \frac{V_{AIN+} - V_{AIN-}}{V_{REF+} - V_{REF-}} \right) \times 20,000 \times 10$$

当  $A_{IN+} - A_{IN-} < 0$ , RANGE = 1时, MAX1499的传输函数为:

$$\text{COUNTS} = 1.024 \left( \frac{V_{AIN+} - V_{AIN-}}{V_{REF+} - V_{REF-}} \times 20,000 \right) \times 10 + 1$$

当  $A_{IN+} - A_{IN-} \geq 0$ , RANGE = 1时, MAX1497的传输函数为:

$$\text{COUNTS} = 1.024 \left( \frac{V_{AIN+} - V_{AIN-}}{V_{REF+} - V_{REF-}} \times 2000 \right) \times 10$$

当  $A_{IN+} - A_{IN-} < 0$ , RANGE = 1时, MAX1497的传输函数为:

$$\text{COUNTS} = 1.024 \left( \frac{V_{AIN+} - V_{AIN-}}{V_{REF+} - V_{REF-}} \times 2000 \right) \times 10 + 1$$

表6. 段电流选择

R <sub>ISET</sub> (kΩ)	I <sub>SEG</sub> (mA)
25	21.6
50	10.8
100	5.4
500	1.1
>2500	LED driver disabled

### 电源、布线与旁路

将模拟输入与外部基准电压作用到器件之前, 需要先将为AVDD和DVDD (MAX1499)与VDD (MAX1497)上电。如果不能实现这样的上电顺序, 应将输入电流限制在50mA以内。用同一电源提供模拟和数字供电时, 需用低阻值电阻 (10Ω)或磁珠来隔离数字电源与模拟电源。为获得最佳性能, 将MAX1497/MAX1499的地与电路板的模拟电源地层相连。

应避免在器件下方有数字走线, 因为这些走线会把噪声耦合到管芯上。将MAX1497/MAX1499下方布成模拟地平面, 以减小数字噪声的耦合。连接到MAX1497/MAX1499的电源线应尽可能宽, 以提供低阻抗通路并减小电源线上的干扰效应。

用数字地来屏蔽高速切换信号, 如时钟, 避免噪声辐射到电路板的其他部分。应避免在模拟输入附近走时钟信号线。应避免数字信号与模拟信号的交叉。电路板两层上的走线应相互垂直, 以降低馈通效应。最好采用微带线技术, 但是在双面板上并不总能实现。采用这项技术时, 电路板上放置元件的一层专门用来放置地平面, 而信号引线应放置在焊接层。

使用高分辨率ADC时, 良好的退耦措施非常关键。用0.1μF陶瓷电容将电源旁路到地。为了获得最佳的退耦, 这些元件应尽可能靠近器件摆放。

### 段电流选择

每个LED段的电流用I<sub>SET</sub>与地之间的电阻设定。详细内容参见表6。使用以下公式设定段电流:

$$I_{SEG} = \left( \frac{1.20V}{R_{ISET}} \right) \times 450$$

小于25kΩ的R<sub>ISET</sub>值会使I<sub>SEG</sub>增加。不过, 内部限流电路将I<sub>SEG</sub>限定在30mA以内。如果I<sub>SEG</sub>的值高于30mA, 就不能保证器件正常工作。另外, 功耗可能会超出封装所能提供的功率耗散的极限。

## 3位半和4位半、单片ADC，带有LED驱动器和μC接口

### 选择电源电压降低功耗

工作在最低 3.0V 的电源电压时，MAX1497/MAX1499 向 LED 输出 25.5mA 峰值电流，具有 2.2V 正向压降。因此，内部 LED 驱动器两端的最小压降为  $(3.0V - 2.2V) = 0.8V$ 。当输出有效、LED 段驱动器工作在满电流状态时，MAX1497/MAX1499 吸取电流  $(8 \times 25.5mA = 204mA)$ 。3.3V 电源电压下，MAX1497/MAX1499 的功耗为  $(3.3V - 2.2V) \times 204 = 224.4mW$ 。使用更高的电源电压时，驱动器吸收更高的电压，因此驱动器的功耗将相应增加。不过，如果 LED 正向压降高于 2.2V，必须相应升高电源电压，以确保驱动器始终具有至少 0.8V 的裕量。

对于 2.7V 的 VLED 电源电压，LED 正向电压的最大值为 1.9V，确保 0.8V 的裕量。使用标称值为 +5V 的电源时，驱动器两端的压降为  $(5.0V - 2.2V = 2.8V)$ ，使用标称值为 3.3V 电源时的压降为  $(3.3V - 2.2V = 1.1V)$ ，两者的压降相差将近 3 倍，因此驱动器功耗会增加 3 倍。器件的功耗导致结点温度相应升高，当环境温度很高时，总的结点温度可能会非常高 ( $>+125^{\circ}C$ )。在较高的结点温度下，ADC 性能会变差。为了确保不超过 MAX1497/MAX1499 的功耗限制，并确保 ADC 性能不受影响，可以在电源与 VLED 之间插入一个二极管。

### 功耗的计算

功耗可以用下式计算：

$$PD = (VLED \times I_{VLED}) + (VLED - V_{DIODE}) \times (DUTY \times I_{SEG} \times N) + V_{SUPPLY} \times I_{SUPPLY}$$

VLED = LED 驱动器电源电压

$I_{VLED}$  = VLED 偏置电流

$V_{DIODE}$  = LED 正向电压

DUTY = 每位数字点亮期间段的点亮时间

$I_{SEG}$  = 由  $R_{ISET}$  设定的段电流

N = 被驱动的段数 (最坏的情况下为 8)

$V_{SUPPLY}$  = 该器件电源电压

$I_{SUPPLY}$  = 对 MAX1497 是从  $V_{DD}$  流入的电源电流，对 MAX1499 是从  $AV_{DD} + DV_{DD}$  流入的电流

### 功耗计算实例

当  $I_{SEG} = 25.5mA$ ， $N = 8$ ， $DUTY = 127/128$ ， $V_{DIODE} = 1.5V$  (25.5mA 电流)， $VLED = V_{SUPPLY} = 5.25V$ ：

$$PD = (5.25 \times 2mA) + (5.25V - 1.5) [(127/128) \times 25.5mA \times 8] + 5.25 \times 1.080mA$$

$$PD = 0.7751W$$

### 28引脚SSOP封装实例

28引脚 SSOP 封装 ( $TJA = 1 / 0.009496 = +105.3^{\circ}C/W$ )，所允许的环境温度  $T_A$  的最大值为：

$$TJ(\max) = TA + (PD \times TJA) = +125^{\circ}C = TA + (0.7751W \times +105.3^{\circ}C/W)$$

$$TA = +43^{\circ}C$$

这样，器件不能在最大封装温度  $+85^{\circ}C$  下安全工作。需要降低器件的功耗。

$$(PD \times TJA) \max = (+125^{\circ}C) - (+85^{\circ}C) = +40^{\circ}C$$

$$PD(\max) = +40^{\circ}C / +105.3^{\circ}C/W = 380mW$$

$$(VLED - V_{DIODE}) = [380mW - (5.25V \times 2mA) - 5.25V \times 1.080mA] / [(127/128) \times 25.5mA \times 8]$$

$$VLED - V_{DIODE} = 1.854V$$

$VLED - V_{DIODE}$  必须满足以下条件才能确保器件安全工作：

$$0.8V < VLED - V_{DIODE} < 2.08V$$

### 28引脚PDIP封装实例

$$PD \times TJA(\max) = (+125^{\circ}C) - (+85^{\circ}C) = +40^{\circ}C$$

$$PD(\max) = +40^{\circ}C / +70^{\circ}C/W = 571mW$$

$$VLED - V_{DIODE} = [571mW - (5.25V \times 2mA) - 5.25V \times 1.080mA] / [(127/128) \times 25.5mA \times 8]$$

$$VLED - V_{DIODE} = 2.80V$$

对采用 28 引脚 PDIP 封装的器件， $VLED - V_{DIODE}$  必须满足以下条件才能确保器件安全工作：

$$0.8V < VLED - V_{DIODE} < 3.18V$$

### 32引脚TQFP封装

只要  $V_{DIODE} > 1.5V$ ，采用 TQFP 封装的 MAX1499 在所有电源电压下都可以安全工作。

# 3位半和 4位半、单片 ADC，带有 LED 驱动器和 $\mu\text{C}$ 接口

## 定义

### INL

积分非线性 (INL) 是实际传输函数偏离直线的差值。这条直线既可以是消除失调和增益误差后传输函数的最佳拟合直线，也可以是两个端点间的连线。MAX1497/MAX1499 的 INL 是采用端点法测量的。

### DNL

微分非线性 (DNL) 是实际步长宽度与  $\pm 1$  LSB 理想值之差。小于  $\pm 1$  LSB 的 DNL 额定误差不会产生失码，并可以确保单调的传输函数。

### 翻转误差

翻转误差是接近正满量程读数与接近负满量程读数之间的绝对偏差。为测试翻转误差，施加一个满量程正电压，然后交换 AIN+ 和 AIN-，并将两次结果相加得到翻转误差。

### 零输入读数

理想情况下，将 AIN+ 和 AIN- 相连后，MAX1497/MAX1499 ADC 的量化结果为 0000h。零输入读数是通过对理想的 0x0000 与实际测量点之间的偏差测试的

## 增益误差

增益误差是测得的满量程跳变点与理想的满量程跳变点之差。

## 共模抑制比

共模抑制比 (CMR) 是器件抑制作用在两个输入端的相同信号的能力。共模信号可以是交流、直流信号，也可以是二者的组合。CMR 常用分贝表示。

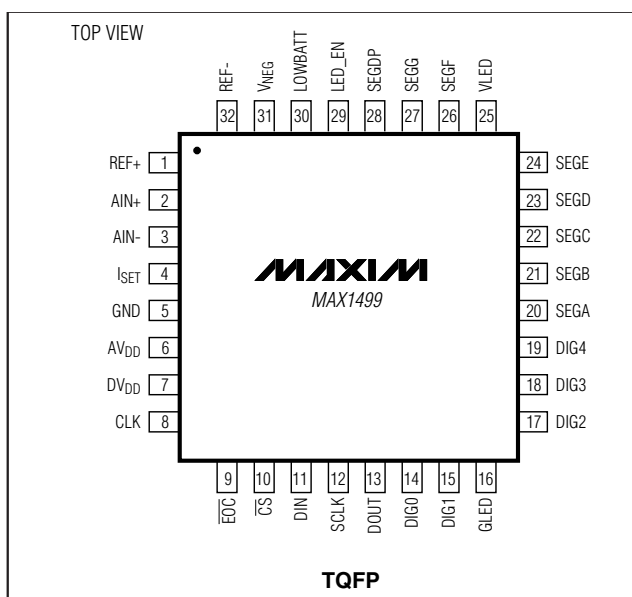
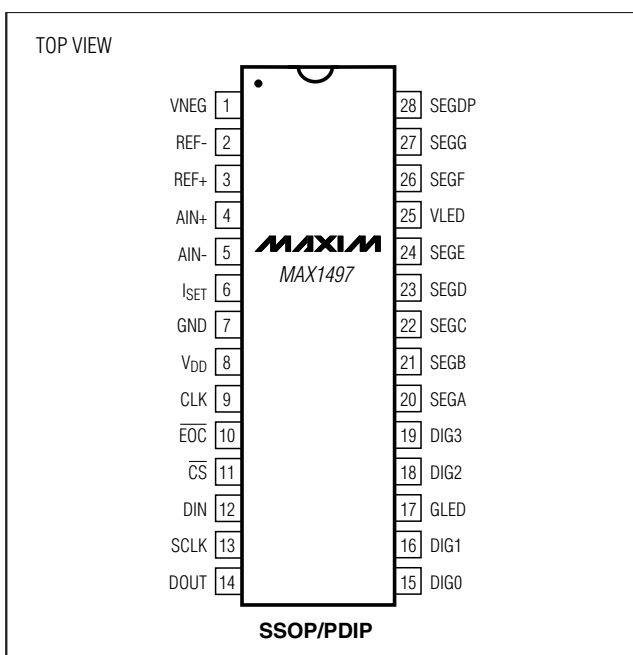
## 标准模式 50Hz 和 60Hz 抑制 (同时)

将 50Hz 和 60Hz 信号注入到差分输入的一个端点时所测得的输出变化量用于衡量标准模式的抑制能力。MAX1497/MAX1499  $\Sigma$ - $\Delta$  转换器利用其内部数字滤波器同时提供 50Hz 和 60Hz 电力线频率的标准模式抑制。

## 电源抑制比

电源抑制比 (PSRR) 是输入电源变化时 (以 V 为单位)，转换器输出的变化量 (以 V 为单位)。常用分贝表示。

## 引脚配置

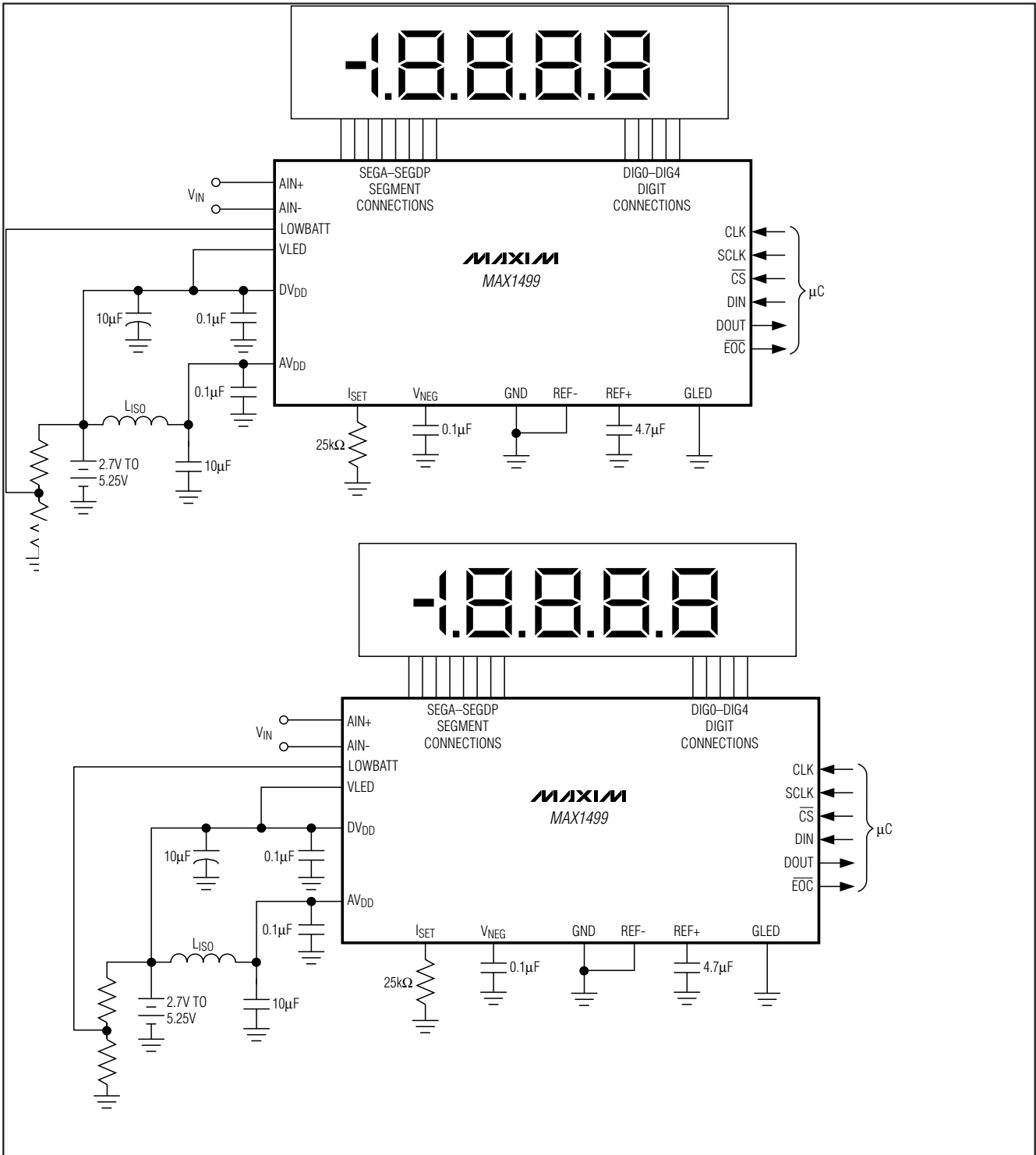


## 芯片信息

TRANSISTOR COUNT: 80,000  
PROCESS: BiCMOS

# 3位半和4位半、单片 ADC，带有 LED 驱动器和 $\mu\text{C}$ 接口

典型工作电路



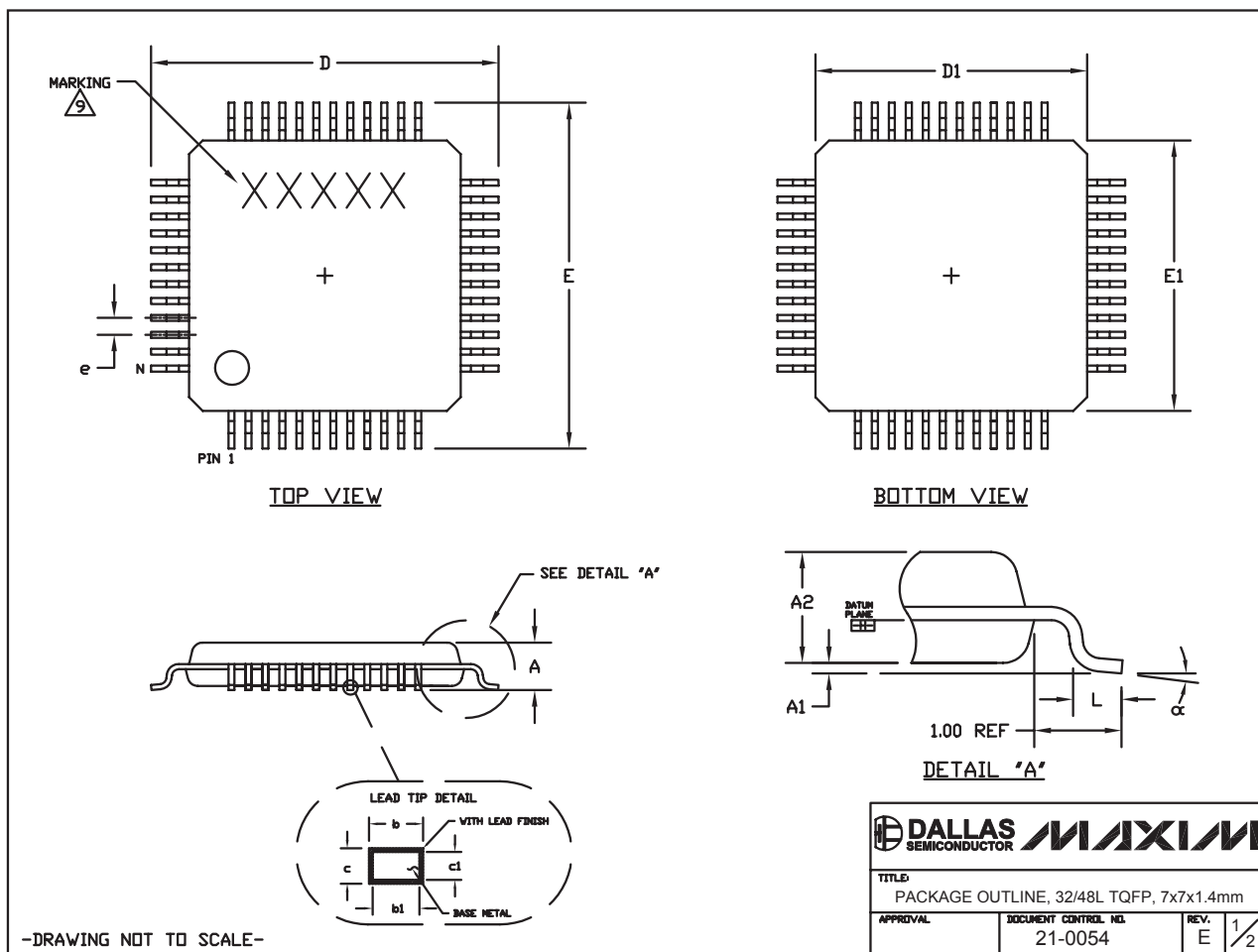
# 3位半和 4位半、单片 ADC，带有 LED 驱动器和 $\mu C$ 接口

封装信息

(本数据资料提供的封装图可能不是最近的规格，如需最近的封装外型信息，请查询 [www.maxim-ic.com.cn/packages](http://www.maxim-ic.com.cn/packages)。)

MAX1497/MAX1499

32L/48L, TQFP:EPS



# 3位半和4位半、单片ADC，带有LED驱动器和μC接口

封装信息 (续)

(本数据资料提供的封装图可能不是最近的规格，如需最近的封装外型信息，请查询 [www.maxim-ic.com.cn/packages](http://www.maxim-ic.com.cn/packages)。)

DIM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.068	0.078	1.73	1.99
A1	0.002	0.008	0.05	0.21
B	0.010	0.015	0.25	0.38
C	0.004	0.008	0.09	0.20
D	SEE VARIATIONS			
E	0.205	0.212	5.20	5.38
e	0.0256 BSC		0.65 BSC	
H	0.301	0.311	7.65	7.90
L	0.025	0.037	0.63	0.95
$\alpha$	0 $^\infty$	8 $^\infty$	0 $^\infty$	8 $^\infty$

D	INCHES		MILLIMETERS		N
	MIN	MAX	MIN	MAX	
D	0.239	0.249	6.07	6.33	14L
D	0.239	0.249	6.07	6.33	16L
D	0.278	0.289	7.07	7.33	20L
D	0.317	0.328	8.07	8.33	24L
D	0.397	0.407	10.07	10.33	28L

NOTES:

1. D&E DO NOT INCLUDE MOLD FLASH.
2. MOLD FLASH OR PROTRUSIONS NOT TO EXCEED .15 MM (.006").
3. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETERS.
4. MEETS JEDEC MO150.
5. LEADS TO BE COPLANAR WITHIN 0.10 MM.

<small>PROPRIETARY INFORMATION</small>		
<b>TITLE:</b> PACKAGE OUTLINE, SSOP, 5.3 MM		
<small>APPROVAL</small>	<small>DOCUMENT CONTROL NO.</small> 21-0056	<small>REV.</small> C 1/1

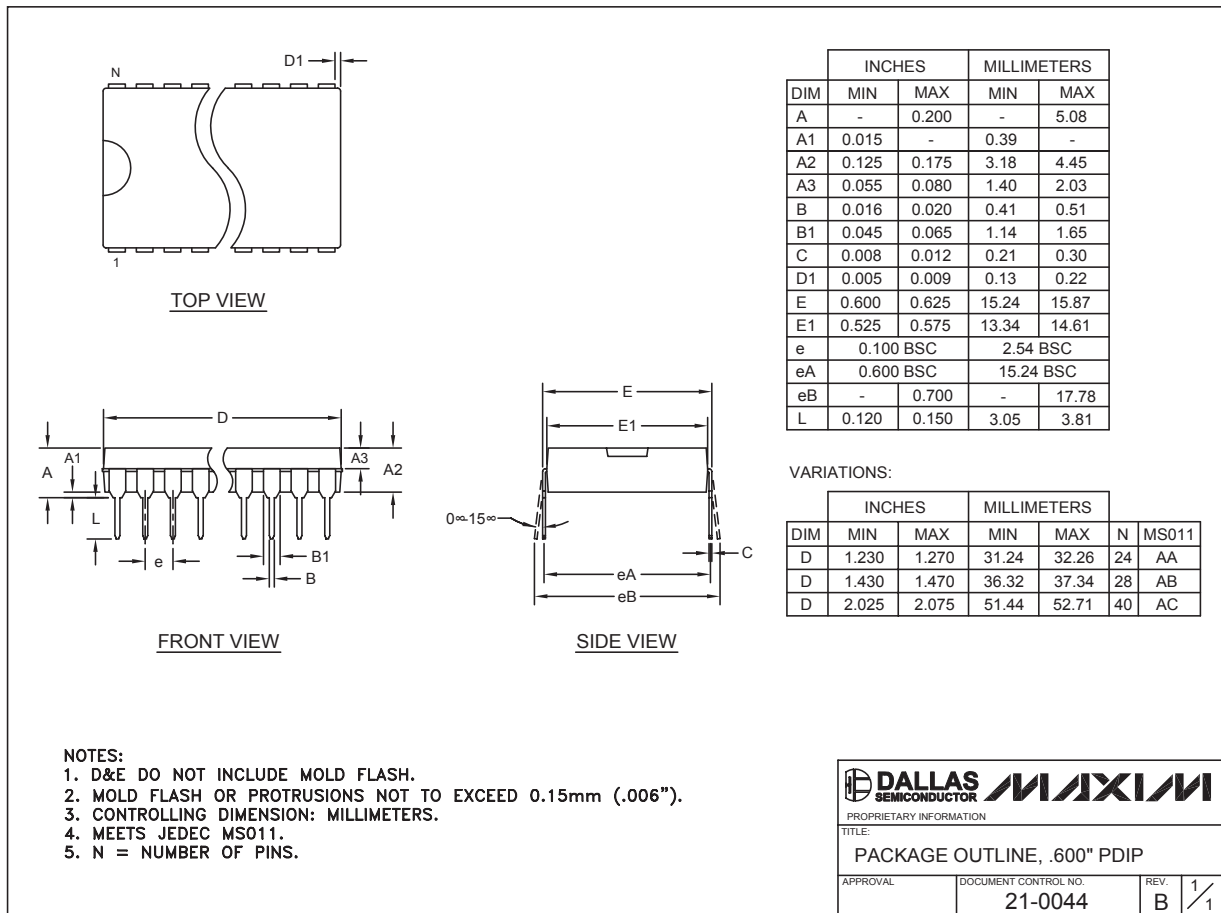
SSOP-EP5



# 3位半和 4位半、单片 ADC，带有 LED 驱动器和 $\mu\text{C}$ 接口

封装信息 (续)

(本数据资料提供的封装图可能不是最近的规格，如需最近的封装外型信息，请查询 [www.maxim-integrated.com.cn/packages](http://www.maxim-integrated.com.cn/packages)。)



PDIPWLEPS

MAX1497/MAX1499

## MAXIM北京办事处

北京 8328 信箱 邮政编码 100083

免费电话: 800 810 0310

电话: 010-6201 0598

传真: 010-6201 0298

Maxim 不对 Maxim 产品以外的任何电路使用负责，也不提供其专利许可。Maxim 保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改产品资料和规格的权利。

Maxim Integrated Products, 120 San Gabriel Drive, Sunnyvale, CA 94086 408-737-7600

33